



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2010년01월07일
(11) 등록번호 10-0935667
(24) 등록일자 2009년12월29일

(51) Int. Cl.

G02F 1/1343 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2003-0014017

(22) 출원일자 2003년03월06일

심사청구일자 2008년03월06일

(65) 공개번호 10-2004-0079094

(43) 공개일자 2004년09월14일

(56) 선행기술조사문헌

JP10142577 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

삼성전자주식회사

경기도 수원시 영통구 매탄동 416

(72) 발명자

이백운

경기도용인시수지읍동천리862번지현대홈타운208동1701호

김종래

서울특별시송파구문정동44-7호현대파크빌401호

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

팬코리아특허법인

전체 청구항 수 : 총 22 항

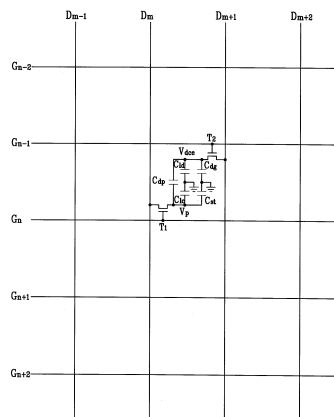
심사관 : 윤성주

(54) 액정 표시 장치

(57) 요약

액정 표시 장치의 박막 트랜지스터 기관에 게이트선과 데이터선이 교차하여 화소 영역을 정의하고 있다. 각 화소 영역에는 자기 단의 게이트선(Gn)에 연결되어 있는 게이트 전극, 자기 단의 데이터선(Dm)에 연결되어 있는 소스 전극 및 화소 전극에 드레인 전극이 연결되어 있는 화소 전극용 박막 트랜지스터(T1)와 전단의 게이트선(Gn-1)에 연결되어 있는 게이트 전극, 후단의 데이터선(Dm+1)에 연결되어 있는 소스 전극 및 방향 제어 전극에 연결되어 있는 드레인 전극을 가지는 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터(T2)가 하나씩 형성되어 있다. 방향 제어 전극은 화소 전극과 용량성 결합을 이루고 있다. 이 때, 주사 신호를 이중 펄스로 인가하고, 이중 펄스 중 첫 번째 펄스는 전단 게이트선의 주사 신호의 두 번째 펄스와 동기되어 있다.

대표도 - 도18



(72) 발명자

신경주

경기도용인시기흥읍보라리289-12
번지삼정선비마을102동504호

양영철

경기도군포시금정동주공아파트2단지220동1201호

홍성규

경기도성남시분당구야탑동512번지동아빌라513동40
3호

김희섭

경기도화성군태안읍반월리865-1번지신영통현대아파
트110동304호

특허청구의 범위

청구항 1

절연 제1 기판,
상기 제1 기판 위에 형성되어 있는 제1 배선,
상기 제1 기판 위에 형성되어 있으며 상기 제1 배선과 절연되어 교차하고 있는 제2 배선,
자기 단의 상기 제1 배선 및 자기 단의 상기 제2 배선과 연결되어 있는 제1 박막 트랜지스터,
상기 제1 박막 트랜지스터와 연결되어 있는 화소 전극,
전단의 상기 제1 배선 및 전단 또는 후단의 상기 제2 배선과 연결되어 있는 제2 박막 트랜지스터,
상기 제2 박막 트랜지스터와 연결되어 있는 방향 제어 전극,
상기 제1 기판과 마주보고 있는 절연 제2 기판,
상기 제2 기판에 형성되어 있는 공통 전극
을 포함하는 액정 표시 장치.

청구항 2

제1항에서,
점반전 구동을 하며, 상기 제1 배선에 인가되는 주사 신호는 한 프레임 내에 2개의 펄스를 포함하는 액정 표시 장치.

청구항 3

제2항에서,
상기 주사 신호의 한 프레임 내에 포함되는 2개의 펄스를 시간 순서에 따라 제1 펄스와 제2 펄스라고 할 때, 상기 제1 펄스는 전단의 제1 배선에 인가되는 주사 신호의 제2 펄스와 동기되어 있는 액정 표시 장치.

청구항 4

제1항에서,
상기 화소 전극은 절개부를 가지고,
상기 방향 제어 전극은 선형으로 이루어지며 상기 절개부와 중첩하는 액정 표시 장치.

청구항 5

절연 제1 기판,
상기 제1 기판 위에 형성되어 있는 제1 배선,
상기 제1 기판 위에 형성되어 있으며 상기 제1 배선과 절연되어 교차하고 있는 제2 배선,
상기 제1 배선과 상기 제2 배선이 교차하여 정의하는 화소 영역마다 형성되어 있는 화소 전극,
상기 제1 배선과 상기 제2 배선이 교차하여 정의하는 화소 영역마다 형성되어 있는 방향 제어 전극,
상기 화소 영역마다 형성되어 있는 제1 및 제2 박막 트랜지스터,
상기 제1 기판과 마주보고 있는 절연 제2 기판,
상기 제2 기판에 형성되어 있는 공통 전극
을 포함하고, 상기 화소 영역은 상기 제1 박막 트랜지스터가 자기 단의 상기 제1 배선, 자기 단의 상기 제2 배선 및 상기 화소 전극과 연결되어 있고 상기 제2 박막 트랜지스터는 전단의 상기 제1 배선, 전단 또는 후단의 상기 제2 배선 및 상기 방향 제어 전극과 연결되어 있는 제1 화소 영역과 상기 제1 박막 트랜지스터가 자기 단

의 상기 제1 배선, 자기 단의 상기 제2 배선 및 상기 화소 전극과 연결되어 있고 상기 제2 박막 트랜지스터는 전단의 상기 제1 배선, 자기 단의 상기 제2 배선 및 상기 방향 제어 전극과 연결되어 있는 제2 화소 영역으로 구분되는 액정 표시 장치.

청구항 6

제5항에서,

2점 반전 구동을 하며, 상기 제1 배선에 인가되는 주사 신호는 한 프레임 내에 2개의 펄스를 포함하는 액정 표시 장치.

청구항 7

제6항에서,

상기 제1 배선에 의하여 구분되는 화소 행은 상기 제1 화소 영역 행과 상기 제2 화소 영역 행으로 구분되고, 상기 제1 화소 영역 행과 상기 제2 화소 영역 행은 교대로 배치되어 있는 액정 표시 장치.

청구항 8

제7항에서,

2점 반전 구동시 동일한 극성이 되며 이웃하는 두 화소 영역은 게이트 신호가 인가되는 순서대로 제1 화소 영역 다음 제2 화소 영역이 오도록 배치되어 있는 액정 표시 장치.

청구항 9

제6항에서,

상기 주사 신호의 한 프레임 내에 포함되는 2개의 펄스를 시간 순서에 따라 제1 펄스와 제2 펄스라고 할 때, 상기 제1 펄스는 전단의 제1 배선에 인가되는 주사 신호의 제2 펄스와 동기되어 있는 액정 표시 장치.

청구항 10

제5항에서,

상기 화소 전극은 절개부를 가지고 있고, 상기 방향 제어 전극은 상기 화소 전극의 절개부와 적어도 일부가 중첩하는 액정 표시 장치.

청구항 11

절연 제1 기판,

상기 제1 기판 위에 형성되어 있는 제1 배선,

상기 제1 기판 위에 형성되어 있으며 상기 제1 배선과 절연되어 교차하고 있는 제2 배선,

자기 단의 상기 제1 배선 및 자기 단의 상기 제2 배선과 연결되어 있는 제1 박막 트랜지스터,

상기 제1 박막 트랜지스터와 연결되어 있으며 절개부를 가지는 화소 전극,

전단의 상기 제1 배선 및 자기 단의 상기 제2 배선과 연결되어 있는 제2 박막 트랜지스터,

상기 제2 박막 트랜지스터와 연결되어 있으며 선형인 방향 제어 전극,

상기 제1 기판과 마주보고 있는 절연 제2 기판,

상기 제2 기판에 형성되어 있는 공통 전극

을 포함하고,

상기 방향 제어 전극은 상기 절개부와 중첩하는 액정 표시 장치.

청구항 12

제11항에서,

열 반전 구동을 하며, 상기 제1 배선에 인가되는 주사 신호는 한 프레임 내에 2개의 펄스를 포함하는 액정 표시 장치.

청구항 13

제12항에서,

상기 주사 신호의 한 프레임 내에 포함되는 2개의 펄스를 시간 순서에 따라 제1 펄스와 제2 펄스라고 할 때, 상기 제1 펄스는 전단의 제1 배선에 인가되는 주사 신호의 제2 펄스와 동기되어 있는 액정 표시 장치.

청구항 14

제11항에서,

상기 절개부는 제1 절개부, 이웃하는 제1 절개부 사이에 위치하는 제2 절개부를 포함하고,

상기 방향 제어 전극은 상기 제1 절개부와 중첩하는 액정 표시 장치.

청구항 15

절연 제1 기관,

상기 제1 기관 위에 형성되어 있는 제1 배선,

상기 제1 기관 위에 형성되어 있으며 상기 제1 배선과 절연되어 교차하고 있는 제2 배선,

상기 제2 배선과 절연되어 교차하고 있으며 공통 전압이 인가되는 제3 배선,

자기 단의 상기 제1 배선 및 자기 단의 상기 제2 배선과 연결되어 있는 제1 박막 트랜지스터,

상기 제1 박막 트랜지스터와 연결되어 있는 화소 전극,

전단의 상기 제1 배선 및 상기 제3 배선과 연결되어 있는 제2 박막 트랜지스터,

상기 제2 박막 트랜지스터와 연결되어 있는 방향 제어 전극,

상기 제1 기관과 마주보고 있는 절연 제2 기관,

상기 제2 기관에 형성되어 있는 공통 전극

을 포함하고,

상기 제1 배선에 인가되는 주사 신호는 한 프레임 내에 2개의 펄스를 포함하는 액정 표시 장치.

청구항 16

제15항에서,

상기 주사 신호의 한 프레임 내에 포함되는 2개의 펄스를 시간 순서에 따라 제1 펄스와 제2 펄스라고 할 때, 상기 제1 펄스는 전단의 제1 배선에 인가되는 주사 신호의 제2 펄스와 동기되어 있는 액정 표시 장치.

청구항 17

제15항에서,

상기 화소 전극은 절개부를 가지고 있고, 상기 방향 제어 전극은 상기 화소 전극의 절개부와 적어도 일부가 중첩하는 액정 표시 장치.

청구항 18

제4항에서,

상기 절개부는 제1 절개부, 이웃하는 제1 절개부 사이에 위치하는 제2 절개부를 포함하고,

상기 방향 제어 전극은 상기 제1 절개부와 중첩하는 액정 표시 장치.

청구항 19

제18항에서,

상기 방향 제어 전극은 상기 제1 절개부와 동일한 평면 패턴을 가지는 액정 표시 장치.

청구항 20

제19항에서,

상기 제2 절개부와 중첩하는 유지 전극,

상기 유지 전극과 연결되어 공통 전압이 인가되는 제3 배선을 더 포함하는 액정 표시 장치.

청구항 21

제14항에서,

상기 방향 제어 전극은 상기 제1 절개부와 동일한 평면 패턴을 가지는 액정 표시 장치.

청구항 22

제21항에서,

상기 제2 절개부와 중첩하는 유지 전극,

상기 유지 전극과 연결되어 공통 전압이 인가되는 제3 배선을 더 포함하는 액정 표시 장치.

명 세 서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

- <22> 본 발명은 액정 표시 장치에 관한 것으로서, 특히 광시야각을 얻기 위하여 화소 영역을 다수의 소 도메인으로 분할하는 수직 배향 액정 표시 장치에 관한 것이다.
- <23> 액정 표시 장치는 일반적으로 공통 전극과 컬러 필터(color filter) 등이 형성되어 있는 상부 기관과 박막 트랜지스터와 화소 전극 등이 형성되어 있는 하부 기관 사이에 액정 물질을 주입해 놓고 화소 전극과 공통 전극에 서로 다른 전위를 인가함으로써 전계를 형성하여 액정 분자들의 배열을 변경시키고, 이를 통해 빛의 투과율을 조절함으로써 화상을 표현하는 장치이다.
- <24> 그런데 액정 표시 장치는 시야각이 좁은 것이 중요한 단점이다. 이러한 단점을 극복하고자 시야각을 넓히기 위한 다양한 방안이 개발되고 있는데, 그 중에서도 액정 분자를 상하 기관에 대하여 수직으로 배향하고 화소 전극과 그 대향 전극인 공통 전극에 일정한 절개 패턴을 형성하거나 돌기를 형성하는 방법이 유력시되고 있다.
- <25> 절개 패턴을 형성하는 방법으로는 화소 전극과 공통 전극에 각각 절개 패턴을 형성하여 이들 절개 패턴으로 인하여 형성되는 프린지 필드(fringe field)를 이용하여 액정 분자들이 눕는 방향을 조절함으로써 시야각을 넓히는 방법이 있다.
- <26> 돌기를 형성하는 방법은 상하 기관 위에 형성되어 있는 화소 전극과 공통 전극 위에 각각 돌기를 형성해 둠으로써 돌기에 의하여 왜곡되는 전기장을 이용하여 액정 분자의 눕는 방향을 조절하는 방식이다.
- <27> 또 다른 방법으로는, 하부 기관 위에 형성되어 있는 화소 전극에는 절개 패턴을 형성하고 상부 기관에 형성되어 있는 공통 전극 위에는 돌기를 형성하여 절개 패턴과 돌기에 의하여 형성되는 프린지 필드를 이용하여 액정의 눕는 방향을 조절함으로써 도메인을 형성하는 방식이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

- <28> 이러한 시야각을 넓히기 위한 다양한 방안 가운데 공통 전극에 절개 패턴을 형성하는 방법은, 공통 전극을 패터

닝하기 위하여 별도의 마스크가 필요하고, 색 필터 위에 오버코트막이 없는 구조에서는 색 필터의 안료가 액정 물질에 영향을 주게 되므로 색 필터 위에 오버코트막을 형성하여야 하며, 패터닝된 전극의 가장자리에서 전경이 심하게 발생하는 등의 문제점이 존재한다. 또, 돌기를 형성하는 방법 역시 돌기를 형성하기 위한 별도의 공정을 필요로 하거나 기존의 공정을 변형시켜야 하므로 액정 표시 장치의 제조 방법을 복잡하게 만드는 문제점이 있다. 또한 돌기나 절개부로 인하여 개구율이 감소한다.

<29> 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 제조 공정이 복잡하지 않으면서 안정한 다중 도메인을 형성하는 액정 표시 장치를 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

<30> 이러한 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 화소 전극용 박막 트랜지스터와 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터를 각각 형성하고 한 프레임 내에 2개의 펄스를 포함하는 주사 신호를 인가하여 구동한다.

<31> 구체적으로는, 절연 제1 기판, 상기 제1 기판 위에 형성되어 있는 제1 배선, 상기 제1 기판 위에 형성되어 있으며 상기 제1 배선과 절연되어 교차하고 있는 제2 배선, 상기 제1 배선과 상기 제2 배선이 교차하여 정의하는 화소 영역마다 형성되어 있는 화소 전극, 상기 제1 배선과 상기 제2 배선이 교차하여 정의하는 화소 영역마다 형성되어 있는 방향 제어 전극, 자기 단의 상기 제1 배선, 자기 단의 상기 제2 배선 및 상기 화소 전극과 연결되어 있는 제1 박막 트랜지스터, 전단의 상기 제1 배선, 전단 또는 후단의 상기 제2 배선 및 상기 방향 제어 전극과 연결되어 있는 제2 박막 트랜지스터, 상기 제1 기판과 마주보고 있는 절연 제2 기판, 상기 제2 기판에 형성되어 있는 공통 전극을 포함하는 액정 표시 장치를 마련한다.

<32> 이 때, 액정 표시 장치는 점반전 구동을 하며, 상기 제1 배선에 인가되는 주사 신호는 한 프레임 내에 2개의 펄스를 포함한다. 또, 주사 신호의 한 프레임 내에 포함되는 2개의 펄스를 시간 순서에 따라 제1 펄스와 제2 펄스라고 할 때, 상기 제1 펄스는 전단의 제1 배선에 인가되는 주사 신호의 제2 펄스와 동기되어 있는 것이 바람직하다.

<33> 상기 화소 전극은 절개부를 가지고 있고, 상기 방향 제어 전극은 상기 화소 전극의 절개부와 적어도 일부가 중첩할 수 있다.

<34> 또는, 절연 제1 기판, 상기 제1 기판 위에 형성되어 있는 제1 배선, 상기 제1 기판 위에 형성되어 있으며 상기 제1 배선과 절연되어 교차하고 있는 제2 배선, 상기 제1 배선과 상기 제2 배선이 교차하여 정의하는 화소 영역마다 형성되어 있는 화소 전극, 상기 제1 배선과 상기 제2 배선이 교차하여 정의하는 화소 영역마다 형성되어 있는 방향 제어 전극, 상기 화소 영역마다 형성되어 있는 제1 및 제2 박막 트랜지스터, 상기 제1 기판과 마주보고 있는 절연 제2 기판, 상기 제2 기판에 형성되어 있는 공통 전극을 포함하고, 상기 화소 영역은 상기 제1 박막 트랜지스터가 자기 단의 상기 제1 배선, 자기 단의 상기 제2 배선 및 상기 화소 전극과 연결되어 있고 상기 제2 박막 트랜지스터는 전단의 상기 제1 배선, 전단 또는 후단의 상기 제2 배선 및 상기 방향 제어 전극과 연결되어 있는 제1 화소 영역과 상기 제1 박막 트랜지스터가 자기 단의 상기 제1 배선, 자기 단의 상기 제2 배선 및 상기 화소 전극과 연결되어 있고 상기 제2 박막 트랜지스터는 전단의 상기 제1 배선, 자기 단의 상기 제2 배선 및 상기 방향 제어 전극과 연결되어 있는 제2 화소 영역으로 구분되는 액정 표시 장치를 마련한다.

<35> 이 때, 액정 표시 장치는 2점 반전 구동을 하며, 상기 제1 배선에 인가되는 주사 신호는 한 프레임 내에 2개의 펄스를 포함하는 것이 바람직하다.

<36> 상기 제1 배선에 의하여 구분되는 화소 행은 상기 제1 화소 영역 행과 상기 제2 화소 영역 행으로 구분되고, 상기 제1 화소 영역 행과 상기 제2 화소 영역 행은 교대로 배치되어 있고, 2점 반전 구동시 동일한 극성이 되며 이웃하는 두 화소 영역은 게이트 신호가 인가되는 순서대로 제1 화소 영역 다음 제2 화소가 오도록 배치되어 있는 것이 바람직하다.

<37> 또는, 절연 제1 기판, 상기 제1 기판 위에 형성되어 있는 제1 배선, 상기 제1 기판 위에 형성되어 있으며 상기 제1 배선과 절연되어 교차하고 있는 제2 배선, 상기 제1 배선과 상기 제2 배선이 교차하여 정의하는 화소 영역마다 형성되어 있는 화소 전극, 상기 제1 배선과 상기 제2 배선이 교차하여 정의하는 화소 영역마다 형성되어 있는 방향 제어 전극, 자기 단의 상기 제1 배선, 자기 단의 상기 제2 배선 및 상기 화소 전극과 연결되어 있는 제1 박막 트랜지스터, 전단의 상기 제1 배선, 자기 단의 상기 제2 배선 및 상기 방향 제어 전극과 연결되어 있는 제2 박막 트랜지스터, 상기 제1 기판과 마주보고 있는 절연 제2 기판, 상기 제2 기판에 형성되어 있는 공통 전극을 포함하는 액정 표시 장치를 마련한다.

- <38> 이 때, 열 반전 구동을 하며, 상기 제1 배선에 인가되는 주사 신호는 한 프레임 내에 2개의 펄스를 포함하는 것이 바람직하다.
- <39> 또는, 절연 제1 기관, 상기 제1 기관 위에 형성되어 있는 제1 배선, 상기 제1 기관 위에 형성되어 있으며 상기 제1 배선과 절연되어 교차하고 있는 제2 배선, 상기 제2 배선과 절연되어 교차하고 있으며 공통 전압이 인가되는 제3 배선, 상기 제1 배선과 상기 제2 배선이 교차하여 정의하는 화소 영역마다 형성되어 있는 화소 전극, 상기 제1 배선과 상기 제2 배선이 교차하여 정의하는 화소 영역마다 형성되어 있는 방향 제어 전극, 자기 단의 상기 제1 배선, 자기 단의 상기 제2 배선 및 상기 화소 전극과 연결되어 있는 제1 박막 트랜지스터, 전단의 상기 제1 배선, 상기 제3 배선 및 상기 방향 제어 전극과 연결되어 있는 제2 박막 트랜지스터, 상기 제1 기관과 마주 보고 있는 절연 제2 기관, 상기 제2 기관에 형성되어 있는 공통 전극을 포함하고, 상기 제1 배선에 인가되는 주사 신호는 한 프레임 내에 2개의 펄스를 포함하는 액정 표시 장치를 마련한다.
- <40> 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다.
- <41> 도면에서 여러 층 및 영역을 명확하게 표현하기 위하여 두께를 확대하여 나타내었다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다. 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 있다고 할 때, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 반대로 어떤 부분이 다른 부분 "바로 위에" 있다고 할 때에는 중간에 다른 부분이 없는 것을 뜻한다.
- <42> 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치에 대하여 도면을 참고로 하여 상세하게 설명한다.
- <43> 그러면 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 따른 다중 도메인 액정 표시 장치에 대하여 설명한다.
- <44> 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치의 회로도이다.
- <45> 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치는 박막 트랜지스터 기관과, 이와 대향하는 색 필터 기관 및 이들 사이에 주입되어 있는 액정층으로 이루어져 있다. 박막 트랜지스터 기관에는 게이트선과 데이터선이 교차하여 화소 영역을 정의하고 있고, 기준 전위(Vcom)가 인가되는 유지 전극선이 게이트선과 나란하게 형성되어 있다. 이 때, 게이트선을 통하여는 주사 신호가 전달되고, 데이터선을 통하여는 화상 신호가 전달되며, 유지 전극선에는 기준 전위가 인가된다. 각 화소 영역에는 게이트선에 연결되어 있는 게이트 전극, 데이터선에 연결되어 있는 소스 전극 및 화소 전극에 드레인 전극이 연결되어 있는 화소 전극용 박막 트랜지스터(Pixel TFT)와 전단의 게이트선에 연결되어 있는 게이트 전극, 기준 전위가 인가되는 유지 전극선에 연결되어 있는 소스 전극 및 방향 제어 전극에 연결되어 있는 드레인 전극을 가지는 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터(DCE TFT)가 하나씩 형성되어 있다. 방향 제어 전극은 화소 전극과 용량성 결합을 이루고 있고, 이들 사이의 정전 용량은 C_{DP} 라고 표시한다. 화소 전극은 색 필터 기관의 공통 전극과의 사이에 액정 축전기를 형성하고, 그 정전 용량은 C_{LC} 로 표시한다. 또, 화소 전극은 유지 전극선에 연결되어 있는 유지 전극과의 사이에 유지 축전기를 형성하고, 그 정전 용량은 C_{ST} 로 표시한다.
- <46> 회로도에는 나타내지 못하였으나 본 발명에 따른 액정 표시 장치의 화소 전극은 절개부를 가지며, 이 절개부를 통하여 방향 제어 전극에 의한 전계가 유출될 수 있도록 방향 제어 전극과 절개부가 중첩되어 있다. 절개부를 통하여 유출되는 방향 제어 전극의 전계에 의하여 액정 분자가 선경사(pretilt)를 갖게되고, 선경사를 가지는 액정 분자는 화소 전극의 전계가 인가되면 흐트러짐 없이 신속하게 선경사에 의하여 결정된 방향으로 배향된다.
- <47> 그런데 방향 제어 전극의 전계에 의하여 액정 분자가 선경사를 가지려면 공통 전극에 대한 방향 제어 전극의 전위차(이하 "방향 제어 전극 전압"이라 한다.)가 공통 전극에 대한 화소 전극의 전위차(이하 "화소 전극 전압"이라 한다.)에 비하여 소정의 값 이상으로 더 커야 한다. 본 발명에 따른 액정 표시 장치에서는 유지 전극선 전위를 방향 제어 전극에 인가한 후 화소 전극이 충전되는 시점부터는 방향 제어 전극을 부유 상태로 둠으로써 이러한 조건을 용이하게 만족시킬 수 있다. 그러면 그 이유에 대하여 설명한다.
- <48> 주어진 화소 전극이 양의 전위로 리프레시(refresh)되는 순간을 생각해 보자. 리프레시 전에는 화소가 음의 전위로 충전되어 있을 것이고, 전단의 게이트에 온(on) 신호가 인가되면 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터(DCE TFT)가 턴온되어 방향 제어 전극이 화소보다 전위가 높은 기준 전위로 충전된다. 이 때, 화소 전극도 방향 제어 전극과 용량성 결합을 이루고 있으므로 따라서 충전된다. 이 시점에서 방향 제어 전극과 화소 전극 사이의

정전 용량 C_{DP} 와 화소 전극과 공통 전극 사이의 정전 용량 C_{LC} 는 직렬로 연결되어 있는 상태가 된다. 화소 전극은 음의 전위를 가지고 있었으므로 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터(DCE TFT)를 통한 직렬 충전시 방향 제어 전극보다 낮은 전위를 가지게 된다. 즉, $V_{DCE} > V_p$ 이다. 충전 후 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터(DCE TFT)가 턴오프되면 방향 제어 전극은 부유(floating) 상태가 된다. 따라서 화소 전극 전위가 어떻게 변화하더라도 항상 방향 제어 전극 전위가 화소 전극 전위보다 높은 상태를 유지하게 된다. 즉, 화소 전극용 박막 트랜지스터(Pixel TFT)가 턴온되어서 화소 전극이 양의 전하로 충전되어 전위가 올라가면 방향 제어 전극의 전위도 화소 전극 전위와 일정한 전위차를 유지하며 동반 상승하게 된다. 이를 회로 관계식을 이용하여 설명하면 다음과 같다.

<49> 회로 내의 축전기 양단의 전압은

$$V_c = V_o + \frac{1}{C} \frac{dQ}{dt} \quad (1)$$

<51> 로 표현된다. 그런데 축전기의 한쪽 전극이 부유 상태에 있다는 것은 $R = \infty$ 의 저항과 직렬로 연결되어 있는 것과 동가이며, 따라서 $i=0$ 이고 $V_c = V_o$, 즉 축전기 양단의 초기 전압이 그대로 유지된다. 이는 부유 상태에 있는 전극의 전위는 나머지 전극에 인가되는 전위를 따라 상승 또는 하강함을 의미한다.

<52> 따라서 음의 전압으로 리프레시(refresh)되는 경우에는 방향 제어 전극이 화소 전극보다 항상 소정의 값만큼 낮은 전위를 유지하게 된다.

<53> 본 발명에서는 DCE TFT를 유지 전극선에 연결하여 기준 전위가 방향 제어 전극에 인가될 수 있도록 한다. 따라서 다음 프레임에 화소 전극에 인가되는 전위의 극성이 무엇이냐에 관계없이 항상 두 전극의 전위가 동일한 극성으로 상승 또는 하강한다. 결국 본 발명은 선 반전 또는 점 반전 등의 구동 방식에 구애받지 않고 적용할 수 있다.

<54> 또한 동일한 계조에서는 전후 프레임의 계조에 관계없이 방향 제어 전극과 화소 전극 사이의 전위차의 편차가 없어서 화질의 안정성이 높다.

<55> DCE TFT가 데이터선에 연결되지 않기 때문에 방향 제어 전극으로 인하여 데이터선의 부하가 증가하는 것을 방지할 수 있다.

<56> 그러면, 본 발명의 좀 더 구체적인 실시예를 도 2a 내지 2c를 이용하여 설명한다.

<57> 도 2a는 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이고, 도 2b와 도 2c는 각각 도 2a의 IIb-IIb'선과 IIc-IIc'선에 대한 단면도이다.

<58> 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치는 하부 기판과 이와 마주보고 있는 상부 기판 및 하부 기판과 상부 기판 사이에 주입되어 기판에 수직으로 배향되어 있는 액정 물질로 이루어진다.

<59> 그러면, 하부 기판에 대하여 좀 더 상세히 설명한다.

<60> 절연 기판(110) 위에 게이트선(121)이 형성되어 있고, 게이트선(121)과 교차하도록 데이터선(171)이 형성되어 있다. 게이트선(121)과 데이터선(171)은 서로 절연되어 있으며 이들이 교차하여 이루는 화소 영역에는 제1 게이트 전극(123a), 제1 소스 전극(173a) 및 제1 드레인 전극(175a)의 3단자를 가지는 화소 전극용 박막 트랜지스터와 제2 게이트 전극(123b), 제2 소스 전극(173b) 및 제2 드레인 전극(175b)의 3단자를 가지는 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터가 하나씩 형성되어 있고, 방향 제어 전극(178)과 화소 전극(190)이 각각 형성되어 있다. 이 때, 화소 전극용 박막 트랜지스터는 화소 전극(190)을 스위칭하기 위한 것이고, 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터는 방향 제어 전극(178)을 스위칭하기 위한 것이다. 화소 전극용 박막 트랜지스터의 게이트 전극(123a), 소스 전극(173a) 및 드레인 전극(175a)은 각각 해당 화소단의 게이트선(121), 데이터선(171) 및 화소 전극(190)에 연결되어 있다. 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터의 게이트 전극(123b), 소스 전극(173b) 및 드레인 전극(175b)은 각각 전단의 게이트선(121), 해당 화소단의 유지 전극선(131) 및 방향 제어 전극(178)에 연결되어 있다. 방향 제어 전극(178)은 액정 분자의 선경사(pre-tilt)를 제어하기 위한 방향 제어 전압을 인가받아 공통 전극(270)과의 사이에 방향 제어 전계를 형성한다. 여기서 방향 제어 전극(178)은 데이터선(171)을 형성하는 단계에서 형성한다.

<61> 하부 기판에 대하여 각 층 구조까지 고려하여 상세히 설명한다.

- <62> 절연 기판(110) 위에 가로 방향으로 게이트선(121)이 형성되어 있고, 제1 및 제2 게이트 전극(123a, 123b)이 게이트선(121)에 연결되어 있다. 또 절연 기판(110) 위에는 유지 전극선(131)과 유지 전극(133a, 133b, 133c, 133d)이 형성되어 있다. 유지 전극선(131)은 가로 방향으로 뻗어 있고 제1 및 제2 유지 전극(133a, 133b)은 유지 전극선(131)으로부터 세로 방향으로 뻗어 있다. 제3 및 제4 유지 전극(133c, 133d)은 가로 방향으로 형성되어 있고 제1 유지 전극(133a)과 제2 유지 전극(133b)을 연결하고 있다. 게이트 배선(121, 123a, 123b) 및 유지 전극 배선(131, 133a, 133b, 133c, 133d)은 알루미늄 또는 그 합금, 크롬 또는 그 합금, 몰리브덴 또는 그 합금 등으로 이루어져 있으며, 필요에 따라서는 물리 화학적 특성이 우수한 Cr 또는 Mo 합금 등으로 이루어지는 제1층과, 저항이 작은 Al 또는 Ag 합금 등으로 이루어지는 제2층의 이중층으로 형성할 수도 있다.
- <63> 게이트 배선(121, 123a, 123b) 및 유지 전극 배선(131, 133a, 133b, 133c, 133d)의 위에는 게이트 절연막(140)이 형성되어 있다.
- <64> 게이트 절연막(140) 위에는 비정질 규소 등의 반도체로 이루어진 반도체층(151, 154a, 154b, 155)이 형성되어 있다. 반도체층(151, 154a, 154b, 155)은 박막 트랜지스터의 채널을 형성하는 제1 및 제2 채널부 반도체층(154a, 154b)과 데이터선(171) 아래에 위치하는 데이터선부 반도체층(151) 및 방향 제어 전극(178)과 유지 전극(133c, 133d)이 교차하는 부분에서 이들 금속 배선 사이의 절연을 보장하기 위한 교차부 반도체층(155)을 포함한다. 반도체층(151, 154a, 154b, 155)의 상부에는 실리사이드 또는 n형 불순물이 고농도로 도핑되어 있는 n+ 수소화 비정질 규소 따위의 물질로 만들어진 저항성 접촉층(161, 163a, 163b, 165a, 165b)이 각각 형성되어 있다.
- <65> 저항성 접촉층(161, 163a, 163b, 165a, 165b) 및 게이트 절연막(140) 위에는 데이터 배선(171, 173a, 173b, 175a, 175b)이 형성되어 있다. 데이터 배선(171, 173a, 173b, 175a, 175b)은 세로 방향으로 형성되어 있으며 게이트선(121)과 교차하여 화소를 정의하는 데이터선(171), 데이터선(171)의 분지이며 저항성 접촉층(163a)의 상부까지 연장되어 있는 제1 소스 전극(173a), 제1 소스 전극(173a)과 분리되어 있으며 제1 게이트 전극(123a)에 대하여 제1 소스 전극(173a)의 반대쪽 저항성 접촉층(165a) 상부에 형성되어 있는 제1 드레인 전극(175a), 제2 게이트 전극(123b) 상부에서 대향하고 있는 저항성 접촉층(163b, 165b) 위에 형성되어 있는 제2 소스 전극(173b) 및 제2 드레인 전극(175b)을 포함한다. 이 때, 데이터선(171)의 한쪽 끝은 외부 회로와 연결하기 위하여 폭이 확장되어 있다. 또 게이트선(121)과 데이터선(171)이 교차하여 이루는 화소 영역내에는 다수개의 X자 모양 금속편이 연결되어 이루어진 방향 제어 전극(178)이 형성되어 있다. 이 때, 방향 제어 전극(178)은 제2 드레인 전극(175b)과 연결되어 있다. 데이터 배선(171, 173a, 173b, 175a, 175b) 및 방향 제어 전극(178)은 알루미늄 또는 그 합금, 크롬 또는 그 합금, 몰리브덴 또는 그 합금 등으로 이루어져 있으며, 필요에 따라서는 물리 화학적 특성이 우수한 Cr 또는 Mo 합금 등으로 이루어지는 제1층과, 저항이 작은 Al 또는 Ag 합금 등으로 이루어지는 제2층의 이중층으로 형성할 수도 있다.
- <66> 데이터 배선(171, 173a, 173b, 175a, 175b) 위에는 질화 규소 또는 유기 절연막으로 이루어진 보호막(180)이 형성되어 있다.
- <67> 보호막(180)에는 제1 드레인 전극을 드러내는 접촉구(181), 게이트 절연막(140)에도 걸쳐 형성되어 있으며 유지 전극선(131)을 드러내는 접촉구(182) 및 제2 소스 전극(173b)을 드러내는 접촉구(183)가 형성되어 있다.
- <68> 보호막(180) 위에는 접촉구(181)를 통하여 제1 드레인 전극(175a)과 연결되어 있으며 다수개의 X자 모양 절개부(191)와 직선형 절개부(192)를 가지는 화소 전극(190)이 형성되어 있다. 이 때, 다수개의 X자 모양 절개부(191)는 방향 제어 전극(178)의 X자 모양 부분과 중첩하고, 직선형 절개부(192)는 제3 및 제4 유지 용량 전극(133c, 133d)과 중첩한다. 방향 제어 전극(178)은 절개부(191)뿐만 아니라 화소 전극(190)의 절개부(191) 주변부와 넓게 중첩하고 있어서 화소 전극(190)과의 사이에 소정의 정전 용량을 가지는 축전기를 형성한다. 또 보호막(180) 위에는 접촉구(182, 183)를 통하여 유지 전극선(131)과 제2 소스 전극(173b)을 연결하는 소스 전극 연결 다리(92)가 형성되어 있다. 또한, 보호막(180) 위에는 접촉구를 통하여 각각 게이트선의 끝부분 및 데이터선의 끝부분과 연결되어 있는 접촉 보조 부재(도시하지 않음)가 형성되어 있다. 여기서, 화소 전극(190), 소스 전극 연결 다리(92) 및 접촉 보조 부재는 IZO(indium zinc oxide)로 이루어져 있다. 화소 전극(190), 소스 전극 연결 다리(92) 및 접촉 보조 부재는 ITO로 형성할 수도 있다.
- <69> 이상에서, 화소 전극(190)은 화소 영역을 다수의 소도메인으로 분할하기 위한 절개부 패턴(191, 192)을 가지며, 이중 제1 절개부(191)는 방향 제어 전극(178)과 중첩되어 있고, 제2 절개부(192)는 유지 전극(133c, 133d)과 중첩되어 있다. 즉, 액정 표시 장치를 위에서 바라볼 때 방향 제어 전극(178)이 제1 절개부(191)를 통하여 노출되어 보이도록 방향 제어 전극(178)과 제1 절개부(191)를 배열한다. 또, 유지 전극선(131)과 방향 제어 전극

(178) 사이에 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터를 연결하고, 데이터선(171)과 화소 전극(190) 사이에 화소 전극용 박막 트랜지스터를 연결하며, 화소 전극(190)과 방향 제어 전극(178)은 용량성 결합을 이루도록 배치한다.

<70> 한편, 방향 제어 전극(178)은 게이트 배선(121, 123a, 123b)과 같은 층에 형성할 수도 있다. 또, 방향 제어 전극(178) 상부의 보호막(180)을 제거하여 트렌치를 형성할 수도 있다.

<71> 상부 기관(210)에 대하여 좀 더 상세히 설명한다.

<72> 유리 등의 투명한 절연 물질로 이루어진 상부 기관(210)의 아래 면에 빛샘을 방지하기 위한 블랙 매트릭스(220)와 적, 녹, 청의 색필터(230) 및 ITO 또는 IZO 등의 투명한 도전 물질로 이루어져 있는 공통 전극(270)이 형성되어 있다.

<73> 액정층(3)에 포함되어 있는 액정 분자는 화소 전극(190)과 공통 전극(270) 사이에 전계가 인가되지 않은 상태에서 그 방향자가 하부 기관(110)과 상부 기관(210)에 대하여 수직을 이루도록 배향되어 있고, 음의 유전율 이방성을 가진다. 하부 기관(110)과 상부 기관(210)은 화소 전극(190)이 색필터(230)와 대응하여 정확하게 중첩되도록 정렬된다. 이렇게 하면, 화소 영역은 제1 및 제2 절개부(191, 192)에 의하여 다수의 소도메인으로 분할된다. 또, 방향 제어 전극(178)에 의하여 분할된 도메인 내에서 액정의 배향이 더욱 안정해진다.

<74> 위에서는 액정 분자가 음의 유전율 이방성을 가지며 기관(110, 210)에 대하여 수직 배향되어 있는 경우를 예로 들었으나, 양의 유전율 이방성을 가지는 액정 분자를 기관(110, 210)에 대하여 수평 배향하여 액정층(3)을 형성할 수도 있다.

<75> 이러한 구조의 액정 표시 장치에 있어서 박막 트랜지스터 기관을 제조하는 방법에 대하여 설명한다.

<76> 도 3a 내지 도 3d는 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 기관을 제조하는 과정을 순서대로 나타낸 단면도이다.

<77> 먼저, 도 3a에 도시한 바와 같이, 금속 따위의 도전체층을 스퍼터링 따위의 방법으로 적층하고 마스크를 이용한 첫 번째 사진 식각 공정으로 건식 또는 습식 식각하여, 기관(110) 위에 게이트선(121, 125) 및 게이트 전극(123)을 포함하는 게이트 배선과 유지 전극선(131) 및 유지 전극(133a, 133b, 133c, 133d)을 포함하는 유지 배선을 형성한다.

<78> 다음, 도 3b에 도시한 바와 같이, 게이트 절연막(140), 수소화 비정질 규소층 및 인(P) 따위의 n형 불순물이 고농도로 도핑되어 있는 비정질 규소층을 화학 기상 증착법을 이용하여 각각 1,500 Å 내지 5,000 Å, 500 Å 내지 2,000 Å, 300 Å 내지 600 Å의 두께로 연속 증착하고, 마스크를 이용한 사진 식각 공정으로 도핑된 비정질 규소층과 비정질 규소층을 차례로 패터닝하여 저항성 접촉층(160a, 160b, 161)과 비정질 규소층(151, 154a, 154b)을 형성한다.

<79> 이어, 도 3c에 도시한 바와 같이, 금속 따위의 도전체층을 스퍼터링 등의 방법으로 1,500 Å 내지 3,000 Å의 두께로 증착한 다음 마스크를 이용한 사진 식각 공정으로 패터닝하여 데이터선(171), 소스 전극(173a, 173b), 드레인 전극(175a, 175b) 및 데이터 배선과 방향 제어 전극(178)을 형성한다. 이어, 소스 전극(173a, 173b)과 드레인 전극(175a, 175b)으로 가려지지 않은 저항성 접촉층(160a, 160b)을 식각하여 소스 전극(173a, 173b)과 드레인 전극(175a, 175b) 사이의 반도체층(151)을 드러내고 양쪽으로 분리된 저항성 접촉층(163a, 163b, 165a, 165b)을 형성한다.

<80> 이어, 도 3d에 나타낸 바와 같이, 낮은 유전율을 가지며, 평탄화 특성이 우수한 유기 절연 물질을 도포하거나 또는 4.0 이하의 낮은 유전율을 가지는 SiOF, SiOC 등과 같은 저유전율 절연 물질을 화학 기상 증착으로 적층하여 보호막(180)을 형성하고, 마스크를 이용한 사진 식각 공정으로 게이트 절연막(140)과 함께 패터닝하여, 접촉 구멍(181, 182, 183)을 형성한다.

<81> 마지막으로, 도 2a에 도시한 바와 같이, 400 Å 내지 500 Å 두께의 ITO 또는 IZO층을 증착하고 마스크를 이용한 사진 식각 공정으로 식각하여 화소 전극(190), 소스 전극 연결 다리(92) 및 접촉 보조 부재(도시하지 않음)를 형성한다.

<82> 이러한 방법은 앞에서 설명한 바와 같이, 5매의 마스크를 이용하는 제조 방법에 적용할 수 있지만, 4매 마스크를 이용하는 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 기관의 제조 방법에서도 동일하게 적용할 수 있다. 이에 대하여 도면을 참조하여 상세하게 설명하기로 한다.

<83> 도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 기관의 배치도이고, 도 5는 도 4의 V-

V' 선 및 V'-V'' 선에 대한 단면도이다.

- <84> 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 기판은 4매 마스크 공정으로 제조한 것으로서 5매 마스크 공정으로 제조한 박막 트랜지스터 기판에 비하여 다음과 같은 특징을 가진다.
- <85> 데이터선(171), 소스 전극(173a, 173b), 드레인 전극(175a, 175b)을 포함하는 데이터 배선과 방향 제어 전극(178) 하부에 이와 동일한 패턴으로 접촉층(161, 163a, 163b, 165a, 165b, 168)이 형성되어 있고, 제1 및 제2 소스 전극(173a, 173b)과 제1 및 제2 드레인 전극(175a, 175b) 사이의 채널부가 연결되어 있는 것을 제외하고 비정질 규소층(151, 154a, 154b, 158)도 데이터 배선 및 방향 제어 전극(178)과 동일한 패턴을 가진다. 기타 사항은 5매 마스크 공정에 의한 박막 트랜지스터 기판과 동일하다.
- <86> 도 4에는 게이트선의 폭이 확장된 끝부분(125), 유지 전극선의 폭이 확장된 끝부분(135) 및 데이터선의 폭이 확장된 끝부분(179)과 함께 접촉 보조 부재(95, 99, 97)가 도시되어 있다.
- <87> 그러면 이러한 구조적 특징을 가지는 박막 트랜지스터 기판의 제조 방법에 대하여 설명한다.
- <88> 도 6a 내지 도 11b는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 기판을 제조하는 과정을 순서대로 나타낸 배치도 또는 단면도이다.
- <89> 먼저, 도 6a 및 6b에 도시한 바와 같이, 제1 실시예와 동일하게 Al 또는 Ag 합금 등을 증착하고 사진 식각하여 게이트선(121, 125), 게이트 전극(123)을 포함하는 게이트 배선과 유지 전극 배선(131, 133a, 133b, 133c, 133d)을 형성한다. (제1 마스크)
- <90> 다음, 도 7에 도시한 바와 같이, 질화 규소로 이루어진 게이트 절연막(140), 비정질 규소층(150), n형 불순물로 고농도로 도핑된 비정질 규소로 이루어진 접촉층(160)을 화학 기상 증착법을 이용하여 각각 1,500 Å 내지 5,000 Å, 500 Å 내지 2,000 Å, 300 Å 내지 600 Å의 두께로 연속 증착하고, 이어 Al 또는 Ag 합금 등으로 이루어진 도전체층(170)을 스퍼터링 등의 방법으로 증착하고, 그 위에 감광막(PR)을 1μm 내지 2μm의 두께로 도포한다.
- <91> 그 후, 마스크를 통하여 감광막(PR)에 빛을 조사한 후 현상하여, 도 8a 및 8b에 도시한 바와 같이, 감광막 패턴(PR)을 형성한다. 이때, 감광막 패턴(PR) 중에서 박막 트랜지스터의 채널부(C), 즉 소스 전극(173a, 173b)과 드레인 전극(175a, 175b) 사이에 위치한 부분은 데이터 배선부(A), 즉 데이터 배선이 형성될 부분에 위치한 부분보다 두께가 작게 되도록 하며, 기타 부분(B)의 감광막은 모두 제거한다. 이 때, 채널부(C)에 남아 있는 감광막의 두께와 데이터 배선부(A)에 남아 있는 감광막의 두께의 비는 후에 후술할 식각 공정에서의 공정 조건에 따라 다르게 하여야 하되, 전자의 두께를 후자의 두께의 1/2 이하로 하는 것이 바람직하며, 예를 들면, 4,000 Å 이하인 것이 좋다.(제2 마스크)
- <92> 이와 같이, 위치에 따라 감광막의 두께를 달리하는 방법으로 여러 가지가 있을 수 있으며, A 영역의 빛 투과율을 조절하기 위하여 주로 슬릿(slit)이나 격자 형태의 패턴을 형성하거나 반투명막을 사용한다.
- <93> 이때, 슬릿 사이에 위치한 패턴의 선 폭이나 패턴 사이의 간격, 즉 슬릿의 폭은 노광시 사용하는 노광기의 분해능보다 작은 것이 바람직하며, 반투명막을 이용하는 경우에는 마스크를 제작할 때 투과율을 조절하기 위하여 다른 투과율을 가지는 박막을 이용하거나 두께가 다른 박막을 이용할 수 있다.
- <94> 이와 같은 마스크를 통하여 감광막에 빛을 조사하면 빛에 직접 노출되는 부분에서는 고분자들이 완전히 분해되며, 슬릿 패턴이나 반투명막이 형성되어 있는 부분에서는 빛의 조사량이 적으므로 고분자들은 완전 분해되지 않은 상태이며, 차광막으로 가려진 부분에서는 고분자가 거의 분해되지 않는다. 이어 감광막을 현상하면, 고분자 분자들이 분해되지 않은 부분만이 남고, 빛이 적게 조사된 중앙 부분에는 빛에 전혀 조사되지 않은 부분보다 얇은 두께의 감광막이 남길 수 있다. 이때, 노광 시간을 길게 하면 모든 분자들이 분해되므로 그렇게 되지 않도록 해야 한다.
- <95> 이러한 얇은 두께의 감광막은 리플로우가 가능한 물질로 이루어진 감광막을 도포하고 빛이 완전히 투과할 수 있는 부분과 빛이 완전히 투과할 수 없는 부분으로 나뉘어진 통상적인 마스크를 사용하여 노광한 다음, 현상하고 리플로우시켜 감광막이 잔류하지 않는 부분으로 감광막의 일부를 흘러내리도록 함으로써 형성할 수도 있다.
- <96> 이어, 감광막 패턴(PR) 및 그 하부의 막들, 즉 도전체층(170), 접촉층(160) 및 반도체층(150)에 대한 식각을 진행한다. 이때, 데이터 배선부(A)에는 데이터 배선 및 그 하부의 막들이 그대로 남아 있고, 채널부(C)에는 반도체층만 남아 있어야 하며, 나머지 부분(B)에는 위의 3개 층(150, 160, 170)이 모두 제거되어 게이트 절연막

(140)이 드러나야 한다.

- <97> 먼저, 도 9에 도시한 것처럼, 기타 부분(B)의 노출되어 있는 도전체층(170)을 제거하여 그 하부의 중간층(160)을 노출시킨다. 이 과정에서는 건식 식각 또는 습식 식각 방법을 모두 사용할 수 있으며, 이때 도전체층(170)은 식각되고 감광막 패턴(PR)은 거의 식각되지 않는 조건 하에서 행하는 것이 좋다. 그러나, 건식 식각의 경우 도전체층(170)만을 식각하고 감광막 패턴(PR)은 식각되지 않는 조건을 찾기가 어려우므로 감광막 패턴(PR)도 함께 식각되는 조건 하에서 행할 수 있다. 이 경우에는 습식 식각의 경우보다 채널부(C) 감광막의 두께를 두껍게 하여 이 과정에서 채널부(C) 감광막이 제거되어 하부의 도전체층(170)이 드러나는 일이 생기지 않도록 한다.
- <98> 이렇게 하면, 도 9에 나타난 것처럼, 채널부(C) 및 데이터 배선부(B)의 도전체층(171, 170a, 170b)과 방향 제어 전극(178)만이 남고 기타 부분(B)의 도전체층은 모두 제거되어 그 하부의 접착층(160)이 드러난다. 이때 남은 데이터 배선부 도전체 패턴(171, 170a, 170b)은 소스 및 드레인 전극(173a, 173b, 175a, 175b)이 분리되지 않고 연결되어 있는 점을 제외하면 데이터 배선(171, 173a, 173b, 175a, 175b, 179)의 형태와 동일하다. 또한 건식 식각을 사용한 경우 감광막 패턴(PR)도 어느 정도의 두께로 식각된다.
- <99> 이어, 도 10에 도시한 바와 같이, 기타 부분(B)의 노출된 접착층(160) 및 그 하부의 비정질 규소층(150)을 채널부(C) 감광막과 함께 건식 식각 방법으로 동시에 제거한다. 이 때의 식각은 감광막 패턴(PR)과 접착층(160) 및 반도체층(150)(반도체층과 접착층은 식각 선택성이 거의 없음)이 동시에 식각되며 게이트 절연막(140)은 식각되지 않는 조건 하에서 행하여야 하며, 특히 감광막 패턴(PR)과 반도체층(150)에 대한 식각비가 거의 동일한 조건으로 식각하는 것이 바람직하다. 예를 들어, SF_6 과 HCl 의 혼합 기체나, SF_6 과 O_2 의 혼합 기체를 사용하면 거의 동일한 식각율로 두 막을 식각할 수 있다. 감광막 패턴(PR)과 반도체층(150)에 대한 식각율이 동일한 경우 채널부(C) 감광막의 두께는 반도체층(150)과 중간층(160)의 두께를 합한 것과 같거나 그보다 작아야 한다.
- <100> 이렇게 하면, 도 10에 나타난 바와 같이, 채널부(C)의 감광막이 제거되어 소스/드레인용 도전체 패턴(170a, 170b)이 드러나고, 기타 부분(B)의 접착층(160) 및 반도체층(150)이 제거되어 그 하부의 게이트 절연막(140)이 드러난다. 한편, 데이터 배선부(A)의 감광막 역시 식각되므로 두께가 얇아진다. 또한, 이 단계에서 반도체층 패턴(151, 154a, 154b, 158)이 완성된다. 반도체층 패턴(151, 154a, 154b, 158)의 위에는 접착층(161, 160a, 160b, 168)이 형성되어 있다.
- <101> 이어 애싱(ashing)을 통하여 채널부(C)의 소스/드레인용 도전체 패턴(170a, 170b)의 채널부(C) 표면에 남아 있는 감광막 찌꺼기를 제거한다.
- <102> 다음, 도 11a 및 11b에 도시한 바와 같이 채널부(C)의 소스/드레인용 도전체 패턴(170a, 170b) 및 그 하부의 소스/드레인용 접착층 패턴(160a, 160b)을 식각하여 제거한다. 이 때, 식각은 소스/드레인용 도전체 패턴(170a, 170b)과 접착층 패턴(160a, 160b) 모두에 대하여 건식 식각만으로 진행할 수도 있으며, 소스/드레인용 도전체 패턴(170a, 170b)에 대해서는 습식 식각으로, 접착층 패턴(160a, 160b)에 대해서는 건식 식각으로 행할 수도 있다. 전자의 경우 소스/드레인용 도전체 패턴(170a, 170b)과 접착층 패턴(160a, 160b)의 식각 선택비가 큰 조건 하에서 식각을 행하는 것이 바람직하며, 이는 식각 선택비가 크지 않을 경우 식각 종점을 찾기가 어려워 채널부(C)에 남은 반도체 패턴(154a, 154b)의 두께를 조절하기가 쉽지 않기 때문이다. 습식 식각과 건식 식각을 번갈아 하는 후자의 경우에는 습식 식각되는 소스/드레인용 도전체 패턴(170a, 170b)의 측면은 식각되지만, 건식 식각되는 접착층 패턴(160a, 160b)은 거의 식각되지 않으므로 계단 모양으로 만들어진다. 접착층(160a, 160b) 및 반도체 패턴(151a, 151b)을 식각할 때 사용하는 식각 기체의 예로는 CF_4 와 HCl 의 혼합 기체나 CF_4 와 O_2 의 혼합 기체를 들 수 있으며, CF_4 와 O_2 를 사용하면 균일한 두께로 반도체 패턴(154a, 154b)을 남길 수 있다. 이때, 반도체 패턴(154a, 154b)의 일부가 제거되어 두께가 작아질 수도 있으며 데이터 배선부(A) 감광막(PR)도 이때 어느 정도의 두께로 식각된다. 이때의 식각은 게이트 절연막(140)이 식각되지 않는 조건으로 행하여야 하며, 데이터 배선부(A) 감광막(PR)이 식각되어 그 하부의 데이터 배선(171, 173a, 173b, 175a, 175b, 179) 및 방향 제어 전극(178)이 드러나는 일이 없도록 감광막 패턴이 두꺼운 것이 바람직함은 물론이다.
- <103> 이렇게 하면, 소스 전극(173a, 173b)과 드레인 전극(175a, 175b)이 분리되면서 데이터 배선(171, 173a, 173b, 175a, 174b, 179)과 그 하부의 접착층 패턴(161, 163a, 163b, 165a, 165b)이 완성된다.
- <104> 마지막으로 데이터 배선부(A) 감광막을 제거한다. 그러나, 데이터 배선부(A) 감광막의 제거는 채널부(C) 소스/드레인용 도전체 패턴(170a, 170b)을 제거한 후 그 밑의 접착층 패턴(160a, 160b)을 식각하기 전에 이루어질 수도 있다.

- <105> 앞에서 설명한 것처럼, 습식 식각과 건식 식각을 교대로 하거나 건식 식각만을 사용할 수 있다. 후자의 경우에는 한 종류의 식각만을 사용하므로 공정이 비교적 간편하지만, 알맞은 식각 조건을 찾기가 어렵다. 반면, 전자의 경우에는 식각 조건을 찾기가 비교적 쉬우나 공정이 후자에 비하여 번거로운 점이 있다.
- <106> 다음, 도 4 및 도 5에 도시한 바와 같이, a-Si:C:O 막 또는 a-Si:O:F 막을 화학 기상 증착(CVD) 법에 의하여 성장시키거나 질화규소 등의 무기 절연 물질을 증착하거나 또는 아크릴계 물질 등의 유기 절연 물질을 도포하여 보호막(180)을 형성한다. 이 때, a-Si:C:O 막의 경우에는 기체 상태의 $\text{SiH}(\text{CH}_3)_3$, $\text{SiO}_2(\text{CH}_3)_4$, $(\text{SiH})_4\text{O}_4(\text{CH}_3)_4$, $\text{Si}(\text{C}_2\text{H}_5\text{O})_4$ 등을 기본 소스로 사용하고, N_2O 또는 O_2 등의 산화제와 Ar 또는 He 등을 혼합한 기체를 흘리면서 증착한다. 또, a-Si:O:F 막의 경우에는 SiH_4 , SiF_4 등에 O_2 를 첨가한 기체를 흘리면서 증착한다. 이 때, 불소의 보조 소스로서 CF_4 를 첨가할 수도 있다.
- <107> 이어, 도 4 및 도 5에 도시한 바와 같이, 보호막(180)을 게이트 절연막(140)과 함께 사진 식각하여 제1 드레인 전극(175a), 제2 소스 전극(173b), 유지 전극선(131), 게이트선의 폭이 확장된 끝부분(125), 유지 전극선의 폭이 확장된 끝부분(135) 및 데이터선의 폭이 확장된 끝부분(179)을 각각 드러내는 접촉구(181, 182, 183, 184, 185, 186)를 형성한다. 이때, 각 선의 끝부분(125, 179, 135)을 드러내는 접촉구(184, 185, 186)의 면적은 $2\text{mm} \times 60\mu\text{m}$ 를 넘지 않으며, $0.5\text{mm} \times 15\mu\text{m}$ 이상인 것이 바람직하다. (제3 마스크)
- <108> 마지막으로, 400 Å 내지 500 Å 두께의 ITO층 또는 IZO층을 증착하고 사진 식각하여 드레인 전극(175)과 연결되는 화소 전극(190), 게이트선의 끝부분(125)과 연결된 접촉 보조 부재(95), 데이터선의 끝부분(179)과 연결된 접촉 보조 부재(97) 및 제2 소스 전극(173b)과 유지 전극선(131)을 연결하는 소스 전극 연결 다리(92)를 형성한다. (제4 마스크)
- <109> 이때, 화소 전극(190), 접촉 보조 부재(95, 97) 및 소스 전극 연결 다리(92)를 IZO로 형성하는 경우에는 식각액으로 크롬 식각액을 사용할 수 있어서 이들을 형성하기 위한 사진 식각 과정에서 접촉구를 통해 드러난 데이터 배선이나 게이트 배선 금속이 부식되는 것을 방지할 수 있다. 이러한 크롬 식각액으로는 $\text{HNO}_3/(\text{NH}_4)_2\text{Ce}(\text{NO}_3)_6/\text{H}_2\text{O}$ 등이 있다. 또한, 접촉부의 접촉 저항을 최소화하기 위해서는 IZO를 상온에서 200℃ 이하의 범위에서 적층하는 것이 바람직하며, IZO 박막을 형성하기 위해 사용하는 표적(target)은 In_2O_3 및 ZnO를 포함하는 것이 바람직하며, ZnO의 함유량은 15-20 at% 범위인 것이 바람직하다.
- <110> 한편, ITO나 IZO를 적층하기 전의 예열(pre-heating) 공정에서 사용하는 기체로는 질소를 사용하는 것이 바람직하며, 이는 접촉구(181, 182, 183, 184, 185, 186)를 통해 드러난 금속막의 상부에 금속 산화막이 형성되는 것을 방지하기 위함이다.
- <111> 도 12는 도 2a 및 도 4로 표현된 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 기관의 구성을 간략화하여 표시한 것이다.
- <112> 이상과 같이 유지 전극선에 연결된 박막 트랜지스터로 방향 제어 전극(178)을 스위칭하고, 데이터선(171)에 연결된 박막 트랜지스터로 화소 전극(190)을 스위칭하며, 화소 전극(190)과 방향 제어 전극(178)은 용량성 결합을 이루도록 함으로써 동일한 계조에서는 화소 전극(190)과 방향 제어 전극(178) 사이의 전위차의 편차가 없도록 한다. 따라서 안정적인 휘도 구현이 가능하고, 선반전 구동이나 점반전 구동 등 구동 방법에 구애받지 않는다.
- <113> 본 발명의 제1 및 제2 실시예에서는 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터의 소스 전극이 유지 전극선에 연결되어 있으나 이와 달리 전단의 데이터선에 연결할 수도 있다. 이러한 구조에서는 다음과 같은 문제점이 있다.
- <114> 먼저, 전단의 게이트선(도 1에서 Gate N-1)에 온(on) 전압이 인가됨에 의하여 대각선 방향에 위치하는 화소 전극에 계조 전압이 충전되는 것과 동시에 방향 제어 전극에 초기 전압이 충전된다. 따라서 방향 제어 전극의 초기 전압은 대각선 방향 화소의 계조 전압과 같게 된다. 이 때문에 대각선 방향 화소의 계조에 따라 방향 제어 전극과 화소 전극 사이의 전압차인 V_{DP} 가 결정된다. 따라서, 대각선 화소에 블랙(black) 전압 등의 낮은 계조가 인가되는 경우에는 방향 제어 전극의 초기 전압도 동일하게 낮은 값을 가지게 되고, V_{DP} 도 낮은 값을 가지게 된다. V_{DP} 가 낮다는 것은 방향 제어 전극과 화소 전극 사이의 전압차가 작다는 것으로 이렇게 되면 방향 제어 전극에 의한 횡방향 전계(lateral field)가 약해져 액정의 배열이 불안정하게 되고, 이로 인하여 텍스처가 불안정하게 된다. 빠른 응답 속도를 위하여는 텍스처의 안정성이 요구되고 이를 위하여는 V_{DP} 가 5V 이상의 높은 값을

가져야 한다.

<115> 다음, V_{DP} 는 대각선 방향 화소의 계조 전압이 C_{DP} 와 $(C_{LC}+C_{ST})$ 가 직렬 연결되어 있는 회로에 인가되어 분압될 때, C_{DP} 에 걸리는 전압으로 결정된다. 따라서, V_{DP} 는 C_{DP} 가 작을수록 큰 값을 가지게 된다. 따라서 C_{DP} 를 작게 하기 위하여 화소 전극과 방향 제어 전극과의 중첩 면적이 최소화되도록 설계하는데, 이렇게 되면 제조 공정에서 발생하는 마스크의 오정렬에 의하여 화질이 민감하게 변화하고, 방향 제어 전극 주변에서 빛샘이 발생할 수도 있다. 전자는 마스크의 오정렬에 의하여 화소 전극과 방향 제어 전극의 중첩 면적이 변화하는데 이러한 변화가 직접적으로 화질에 영향을 미치기 때문이다. 후자는 방향 제어 전극의 초기 전압으로 높은 전압이 인가(대각선 방향 화소에 높은 계조 전압이 인가된 경우)되고, 자기 화소에 블랙 전압이 인가되면 방향 제어 전극의 높은 전압에 의하여 액정이 구동되어 빛이 쏠 수 있는 상태가 되는데, 방향 제어 전극의 폭이 좁기 때문에 이를 차단하지 못하여 방향 제어 전극 주변에서 빛샘이 발생한다. 이러한 빛샘이 발생하면 대비비가 낮아진다.

<116> 이하에서 설명하는 제3 실시예를 이러한 문제를 해결하고 있다.

<117> 도 13은 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치의 회로도다.

<118> 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치는 박막 트랜지스터 기관과, 이와 대향하는 색 필터 기관 및 이들 사이에 주입되어 있는 액정층으로 이루어져 있다. 박막 트랜지스터 기관에는 게이트선과 데이터선이 교차하여 화소 영역을 정의하고 있고, 기준 전위(V_{com})가 인가되는 유지 전극선이 게이트선과 나란하게 형성되어 있다. 이때, 게이트선을 통하여는 주사 신호가 전달되고, 데이터선을 통하여는 화상 신호가 전달되며, 유지 전극선에는 기준 전위가 인가된다. 각 화소 영역에는 게이트선에 연결되어 있는 게이트 전극, 데이터선에 연결되어 있는 소스 전극 및 화소 전극에 드레인 전극이 연결되어 있는 화소 전극용 박막 트랜지스터(Pixel TFT), 전단의 게이트선에 연결되어 있는 게이트 전극, 전단의 데이터선에 연결되어 있는 소스 전극 및 방향 제어 전극에 연결되어 있는 드레인 전극을 가지는 제1 방향 제어용 박막 트랜지스터(DCE TFT1) 및 전단의 게이트선에 연결되어 있는 게이트 전극, 자기 단의 데이터선에 연결되어 있는 소스 전극 및 화소 전극에 연결되어 있는 드레인 전극을 가지는 제2 방향 제어용 박막 트랜지스터(DCE TFT2)가 각각 하나씩 형성되어 있다. 방향 제어 전극은 화소 전극과 용량성 결합을 이루고 있고, 이들 사이의 정전 용량은 C_{DP} 라고 표시한다. 화소 전극은 색 필터 기관의 공통 전극과의 사이에 액정 축전기를 형성하고, 그 정전 용량은 C_{LC} 로 표시한다. 또, 화소 전극은 유지 전극선에 연결되어 있는 유지 전극과의 사이에 유지 축전기를 형성하고, 그 정전 용량은 C_{ST} 로 표시한다.

<119> 회로도에는 나타내지 못하였으나 본 발명에 따른 액정 표시 장치의 화소 전극은 절개부를 가지며, 이 절개부를 통하여 방향 제어 전극에 의한 전계가 유출될 수 있도록 방향 제어 전극과 절개부가 중첩되어 있다. 절개부를 통하여 유출되는 방향 제어 전극의 전계에 의하여 액정 분자가 선경사(pretilt)를 갖게되고, 선경사를 가지는 액정 분자는 화소 전극의 전계가 인가되면 흐트러짐 없이 신속하게 선경사에 의하여 결정된 방향으로 배향된다.

<120> 이러한 구조의 액정 표시 장치에 점반전 구동을 적용하면, 전단 게이트선(Gate N-1)의 온 신호에 의하여 DCE TFT1과 DCE TFT2가 함께 온되어 방향 제어 전극에는 양(+)극성의 계조 전압이 충전되고, 화소 전극에는 음(-)극성의 계조 전압이 충전된다. 따라서 방향 제어 전극의 초기 전압(V_{DP})은 Data A와 Data B로부터 인가되는 양극성 계조 전압과 음극성 계조 전압간의 차가 되므로 DCE TFT2를 형성하지 않은 경우에 비하여 적어도 2배 이상 높은 V_{DP} 를 얻을 수 있다. 이후, 자기 단의 게이트선(Gate N)에 온 신호가 인가되어 Pixel TFT가 온될 때는 DCE TFT1과 DCE TFT2는 모두 오프되어 방향 제어 전극이 부유 상태에 있게 되므로 방향 제어 전극 전압은 화소 전극에 충전되는 전압과 V_{DP} 만큼의 차를 유지하며 함께 상승하게 된다. 이와 같이, 제3 실시예에 따른 구조는 보다 높은 V_{DP} 를 확보함으로써 액정 배열의 안정성을 높여 텍스처를 안정화할 수 있다.

<121> 또, V_{DP} 가 인접한 두 개의 전단 화소의 계조 전압에 의하여 결정되고, C_{DP} 의 크기에 별로 영향을 받지 않기 때문에 V_{DP} 를 키우기 위하여 C_{DP} 를 작게 할 필요가 없어서 방향 제어 전극을 화소 전극과 중첩하도록 충분히 넓게 형성할 수 있다. 따라서 방향 제어 전극 주변에서 발생하는 빛샘을 차단할 수 있으며, 제조 공정에서 발생하는 마스크 오정렬에 크게 영향받지 않는다.

<122> 또한, V_{DP} 가 커지므로 응답 속도가 향상되어 잔상도 개선된다.

<123> 도 13의 구조는 점반전 구동과 선반전 구동 방식에 적용할 수 있고, 기타의 구동 방식에서는 3개의 TFT의 연결

을 적절히 변경하여 사용하면 된다.

- <124> 그러면 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 기관의 구체적인 예를 도 14 내지 도 17을 참고로 하여 설명한다.
- <125> 도 14는 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이고, 도 15는 도 14의 XV-XV'선에 대한 단면도이고, 도 16은 도 14의 XVI-XVI'선에 대한 단면도이고, 도 17은 도 14의 XVII-XVII'선 및 XVII''-XVII'''에 대한 단면도이다.
- <126> 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치는 하부 기관과 이와 마주보고 있는 상부 기관 및 하부 기관과 상부 기관 사이에 주입되어 기관에 수직으로 배향되어 있는 액정 물질로 이루어진다.
- <127> 그러면, 하부 기관에 대하여 좀 더 상세히 설명한다.
- <128> 절연 기관(110) 위에 게이트선(121)이 형성되어 있고, 게이트선(121)과 교차하도록 데이터선(171)이 형성되어 있다. 게이트선(121)과 데이터선(171)은 서로 절연되어 있으며 이들이 교차하여 이루는 화소 영역에는 제1 게이트 전극(123a), 제1 소스 전극(173ab) 및 제1 드레인 전극(175a)의 3단자를 가지는 화소 전극용 박막 트랜지스터와 제2 게이트 전극(123b), 제1 소스 전극(173ab) 및 제2 드레인 전극(175b)의 3단자를 가지는 제1 방향 제어용 박막 트랜지스터 및 제3 게이트 전극(123c), 제2 소스 전극(173c) 및 제3 드레인 전극(175c)의 3단자를 가지는 제2 방향 제어용 박막 트랜지스터가 각각 하나씩 형성되어 있고, 방향 제어 전극(178)과 화소 전극(190)이 각각 형성되어 있다. 제1 소스 전극(173ab)은 화소 전극용 박막 트랜지스터와 제1 방향 제어용 박막 트랜지스터에 공통으로 사용된다. 이 때, 화소 전극용 박막 트랜지스터와 제1 방향 제어용 박막 트랜지스터는 화소 전극(190)을 스위칭하기 위한 것이고, 제2 방향 제어용 박막 트랜지스터는 방향 제어 전극(178)을 스위칭하기 위한 것이다. 화소 전극용 박막 트랜지스터의 게이트 전극(123a), 소스 전극(173a) 및 드레인 전극(175a)은 각각 해당 화소단의 게이트선(121), 데이터선(171) 및 화소 전극(190)에 연결되어 있다. 제1 방향 제어용 박막 트랜지스터의 게이트 전극(123b), 소스 전극(173b) 및 드레인 전극(175b)은 각각 전단의 게이트선(121), 해당 데이터선(171) 및 화소 전극(190)에 연결되어 있다. 제2 방향 제어용 박막 트랜지스터의 게이트 전극(123c), 소스 전극(173c) 및 드레인 전극(175c)은 각각 전단의 게이트선(121), 전단의 데이터선(171) 및 방향 제어 전극(178)에 연결되어 있다. 방향 제어 전극(178)은 액정 분자의 전경사(pre-tilt)를 제어하기 위한 방향 제어 전압을 인가받아 공통 전극(270)과의 사이에 방향 제어 전계를 형성한다. 여기서 방향 제어 전극(178)은 데이터선(171)을 형성하는 단계에서 형성한다.
- <129> 하부 기관에 대하여 각 층 구조까지 고려하여 상세히 설명한다.
- <130> 절연 기관(110) 위에 가로 방향으로 게이트선(121)이 형성되어 있고, 제1 내지 제3 게이트 전극(123a, 123b, 123c)이 게이트선(121)에 연결되어 있다. 게이트선(121)의 한쪽 끝부분(125)은 폭이 확장되어 있다. 또 절연 기관(110) 위에는 제1 및 제2 유지 전극선(131a, 131b)과 제1 내지 제4 유지 전극(133a, 133b, 134a, 134b)이 형성되어 있다. 제1 및 제2 유지 전극선(131a, 131b)은 가로 방향으로 뻗어 있고 제1 및 제2 유지 전극(133a, 133b)은 각각 제1 및 제2 유지 전극선(131a, 131b)으로부터 세로 방향으로 뻗어 있다. 제3 및 제4 유지 전극(134a, 134b)은 세로 방향으로 뻗어 나오다가 굴절되어 사선 방향으로 뻗어 있다. 제1 유지 전극선(131a), 제1 및 제3 유지 전극(133a, 134a)으로 이루어지는 제1 유지 배선과 제2 유지 전극선(131a), 제2 및 제4 유지 전극(133b, 134b)으로 이루어지는 제2 유지 배선은 서로 거울상 대칭을 이루고 있다. 게이트 배선(121, 123a, 123b, 123c, 125) 및 유지 전극 배선(131, 133a, 133b, 133c, 133d)은 알루미늄 또는 그 합금, 크롬 또는 그 합금, 몰리브덴 또는 그 합금 등으로 이루어져 있으며, 필요에 따라서는 물리 화학적 특성이 우수한 Cr 또는 Mo 합금 등으로 이루어지는 제1층과, 저항이 작은 Al 또는 Ag 합금 등으로 이루어지는 제2층의 이중층으로 형성할 수도 있다.
- <131> 게이트 배선(121, 123a, 123b, 123c, 125) 및 유지 전극 배선(131a, 131b, 133a, 133b, 134a, 134b)의 위에는 게이트 절연막(140)이 형성되어 있다.
- <132> 게이트 절연막(140) 위에는 비정질 규소 등의 반도체로 이루어진 반도체층(151, 154ab, 154c)이 형성되어 있다. 반도체층(151, 154ab, 154c)은 박막 트랜지스터의 채널을 형성하는 제1 및 제2 채널부 반도체층(154ab, 154c)과 데이터선(171) 아래에 위치하는 데이터선부 반도체층(151)을 포함한다. 반도체층(151, 154ab, 154c)의 상부에는 실리사이드 또는 n형 불순물이 고농도로 도핑되어 있는 n⁺ 수소화 비정질 규소 따위의 물질로 만들어진 저항성 접촉층(161, 163ab, 163c, 165a, 165b, 165c)이 각각 형성되어 있다.
- <133> 저항성 접촉층(161, 163ab, 163c, 165a, 165b, 165c) 및 게이트 절연막(140) 위에는 데이터 배선(171, 173ab,

173c, 175a, 175b, 175c, 179)이 형성되어 있다. 데이터 배선(171, 173ab, 173c, 175a, 175b, 175b, 179)은 세로 방향으로 형성되어 있으며 게이트선(121)과 교차하여 화소를 정의하는 데이터선(171), 데이터선(171)의 분지이며 저항성 접촉층(163ab)의 상부까지 연장되어 있는 제1 소스 전극(173ab), 제1 소스 전극(173ab)과 분리되어 있으며 제1 소스 전극(173ab)의 반대쪽 저항성 접촉층(165a, 165b) 상부에 각각 형성되어 있는 제1 및 제2 드레인 전극(175a, 175b), 제3 게이트 전극(123c) 상부에서 대향하고 있는 저항성 접촉층(163c, 165c) 위에 형성되어 있는 제3 소스 전극(173c) 및 제3 드레인 전극(175c)을 포함한다. 이 때, 데이터선(171)의 한쪽 끝부분(179)은 외부 회로와 연결하기 위하여 폭이 확장되어 있다. 또 게이트선(121)과 데이터선(171)이 교차하여 이루는 화소 영역 내에는 방향 제어 전극(178, 178a, 178b, 178c)이 형성되어 있다. 이 때, 방향 제어 전극(178, 178a, 178b, 178c)은 제3 드레인 전극(175c)과 연결되어 있고, V자 모양의 줄기부(178)와 갈매기 모양의 가지부(178a, 178b, 178c)로 이루어져 있다. 데이터 배선(171, 173ab, 173c, 175a, 175b, 175c, 179) 및 방향 제어 전극(178, 178a, 178b, 178c)은 알루미늄 또는 그 합금, 크롬 또는 그 합금, 몰리브덴 또는 그 합금 등으로 이루어져 있으며, 필요에 따라서는 물리 화학적 특성이 우수한 Cr 또는 Mo 합금 등으로 이루어지는 제1층과, 저항이 작은 Al 또는 Ag 합금 등으로 이루어지는 제2층의 이중층으로 형성할 수도 있다.

<134> 데이터 배선(171, 173ab, 173c, 175a, 175b, 175c, 179) 위에는 질화 규소 또는 유기 절연막으로 이루어진 보호막(180)이 형성되어 있다.

<135> 보호막(180)에는 제1 및 제2 드레인 전극(175a, 175b)을 각각 드러내는 접촉구(181, 182), 게이트 절연막(140)에도 걸쳐 형성되어 있으며 게이트의 끝부분(125)을 드러내는 제3 접촉구(183) 및 데이터선의 끝부분(179)을 드러내는 제4 접촉구(184)가 형성되어 있다. 이때, 게이트선 및 데이터선의 끝부분(125, 179)을 드러내는 접촉구멍은 각을 가지거나 원형의 다양한 모양으로 형성될 수 있으며, 면적은 $2\text{mm} \times 60\mu\text{m}$ 를 넘지 않으며, $0.5\text{mm} \times 15\mu\text{m}$ 이상인 것이 바람직하다.

<136> 보호막(180) 위에는 제1 및 제2 접촉구(181, 182)를 통하여 각각 제1 및 제2 드레인 전극(175a, 175b)과 연결되어 있는 화소 전극(190)이 형성되어 있다. 화소 전극(190)에는 가로 방향 절개부(191)와 사선 방향 절개부(192a, 192b, 193a, 193b, 194a, 194b, 195a, 195b)를 가지고 있다. 가로 방향 절개부(191)는 화소 전극(190)을 상하로 반분하고 있고, 사선 방향 절개부(192a, 192b, 193a, 193b, 194a, 194b, 195a, 195b)는 가로 방향 절개부(191)를 중심으로 하여 거울상 대칭을 이루고 있다. 이 때, 일부 절개부(191, 192a, 192b, 194a, 194b, 195a, 195b)는 방향 제어 전극(178, 178a, 178b, 178c)과 중첩하고, 다른 일부 절개부(193a, 193b)는 유지 전극(133a, 133b)과 중첩한다. 또 보호막(180) 위에는 접촉구(183, 184)를 통하여 각각 게이트선의 끝부분(125) 및 데이터선의 끝부분(179)과 연결되어 있는 접촉 보조 부재(95, 97)가 형성되어 있다. 여기서, 화소 전극(190), 보조 게이트 패드(95) 및 보조 데이터 패드(97)는 IZO(indium zinc oxide)로 이루어져 있다. 화소 전극(190) 및 접촉 보조 부재(95, 97)는 ITO로 형성할 수도 있다.

<137> 이상에서, 화소 전극(190)은 화소 영역을 다수의 소도메인으로 분할하기 위한 절개부 패턴(191, 192a, 192b, 193a, 193b, 194a, 194b, 195a, 195b)을 가지며, 이중 절개부(191, 192a, 192b, 194a, 194b, 195a, 195b)는 방향 제어 전극(178, 178a, 178b, 178c)과 중첩되어 있다. 즉, 액정 표시 장치를 위에서 바라볼 때 방향 제어 전극(178, 178a, 178b, 178c)이 절개부(191, 192a, 192b, 194a, 194b, 195a, 195b)를 통하여 노출되어 보이도록 방향 제어 전극(178, 178a, 178b, 178c)과 절개부(191, 192a, 192b, 194a, 194b, 195a, 195b)를 배열한다. 또, 방향 제어 전극(178, 178a, 178b, 178c)은 제2 방향 제어용 박막 트랜지스터에 연결되어 있고, 화소 전극(190)은 제1 방향 제어용 박막 트랜지스터와 화소용 박막 트랜지스터에 연결되어 있다.

<138> 한편, 방향 제어 전극(178, 178a, 178b, 178c)은 게이트 배선(121, 123a, 123b)과 같은 층에 형성할 수도 있다. 또, 방향 제어 전극(178, 178a, 178b, 178c) 상부의 보호막(180)을 제거하여 트렌치를 형성할 수도 있다.

<139> 상부 기판(210)에 대하여 좀 더 상세히 설명한다.

<140> 유리 등의 투명한 절연 물질로 이루어진 상부 기판(210)의 아래 면에 빛샘을 방지하기 위한 블랙 매트릭스(220)와 적, 녹, 청의 색필터(230) 및 ITO 또는 IZO 등의 투명한 도전 물질로 이루어져 있는 공통 전극(270)이 형성되어 있다.

<141> 액정층(3)에 포함되어 있는 액정 분자는 화소 전극(190)과 공통 전극(270) 사이에 전계가 인가되지 않은 상태에서 그 방향자가 하부 기판(110)과 상부 기판(210)에 대하여 수직을 이루도록 배향되어 있고, 음의 유전율 이방성을 가진다. 하부 기판(110)과 상부 기판(210)은 화소 전극(190)이 색필터(230)와 대응하여 정확하게 중첩되

도록 정렬된다. 이렇게 하면, 화소 영역은 절개부(191, 192a, 192b, 193a, 193b, 194a, 194b, 195a, 195b)에 의하여 다수의 소도메인으로 분할된다. 또, 방향 제어 전극(178, 178a, 178b, 178c)에 의하여 분할된 도메인 내에서 액정의 배향이 더욱 안정해진다.

- <142> 위에서는 액정 분자가 음의 유전율 이방성을 가지며 기관(110, 210)에 대하여 수직 배향되어 있는 경우를 예로 들었으나, 양의 유전율 이방성을 가지는 액정 분자를 기관(110, 210)에 대하여 수평 배향하여 액정층(3)을 형성할 수도 있다.
- <143> 또, 본 발명의 제3 실시예에 따른 박막 트랜지스터 기관의 구조는 4회의 사진 식각 공정을 통하여 제조할 수도 있는데, 이 경우에는 데이터배선과 방향 제어 전극이 비정질 규소층, 저항성 접촉층 및 금속층의 3중층으로 형성되고, 이들 3개 층의 평면 패턴이 실질적으로 동일한 모양으로 된다는 특징이 있다. 이는 하나의 감광막을 이용하여 비정질 규소층, 저항성 접촉층 및 금속층을 패터닝하기 때문이다. 이러한 제조 공정에 대하여는 본 발명의 제2 실시예에 대한 설명에 상세히 기술되어 있고, 같은 층의 패턴은 같은 공정 단계에서 형성된다는 원칙을 적용하여 이해될 수 있으므로 구체적인 설명은 생략한다.
- <144> 본 발명의 제3 실시예에서는 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터의 소스 전극을 전단의 데이터선에 연결하는 경우에 발생하는 낮은 V_{DP} , 제조 공정에서 발생하는 마스크의 오정렬에 의한 화질의 민감한 변화 및 방향 제어 전극 주변에서의 빛샘 등의 문제를 해결하기 위하여 각 화소마다 박막 트랜지스터를 3개 형성하였다.
- <145> 그런데 하나의 화소 내에 형성되는 박막 트랜지스터의 수가 증가할 경우, 그 만큼 개구율이 감소하게 되고, 제조 공정에서 발생하는 배선 불량률 수리하기 위한 수리 구조를 형성하기가 어렵게 된다.
- <146> 이러한 문제를 해결하기 위하여 이하의 실시예에서는 박막 트랜지스터를 2개만 형성하고도 3개를 형성한 것과 같은 효과를 낼 수 있는 구동 방법을 제시한다.
- <147> 도 18은 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치의 회로도이고, 도 19는 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치의 화소의 극성을 표시한 개념도이고, 도 20은 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치의 주사 신호의 파형도이다.
- <148> 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치 역시 박막 트랜지스터 기관과, 이와 대항하는 색필터 기관 및 이들 사이에 주입되어 있는 액정층으로 이루어져 있다.
- <149> 박막 트랜지스터 기관에는 게이트선과 데이터선이 교차하여 화소 영역을 정의하고 있다. 이 때, 게이트선을 통하여는 주사 신호가 전달되고, 데이터선을 통하여는 화상 신호가 전달된다. 각 화소 영역에는 자기 단의 게이트 트선(G_n)에 연결되어 있는 게이트 전극, 자기 단의 데이터선(D_m)에 연결되어 있는 소스 전극 및 화소 전극에 드레인 전극이 연결되어 있는 화소 전극용 박막 트랜지스터(T_1)와 전단의 게이트선(G_{n-1})에 연결되어 있는 게이트 전극, 후단의 데이터선(D_{m+1})에 연결되어 있는 소스 전극 및 방향 제어 전극에 연결되어 있는 드레인 전극을 가지는 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터(T_2)가 하나씩 형성되어 있다. 여기서, 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터(T_2)의 소스 전극이 후단의 데이터선(D_{m+1})에 연결되어 있는 것을 예시하였으나 전단의 데이터선(D_{m-1})에 연결하는 것도 가능하다.
- <150> 방향 제어 전극은 화소 전극과 용량성 결합을 이루고 있고, 이들 사이의 정전 용량은 C_{dp} 라고 표시한다.
- <151> 화소 전극은 색필터 기관의 공통 전극과의 사이에 액정 축전기를 형성하고, 그 정전 용량은 C_{lc} 로 표시한다. 또, 화소 전극은 접지 전극으로 표시되어 있는 유지 전극과의 사이에 유지 축전기를 형성하고, 그 정전 용량은 C_{st} 로 표시한다.
- <152> 방향 제어 전극도 색필터 기관의 공통 전극 및 유지 전극과의 사이에 각각 축전기를 형성하는데 이들을 C_{ld} 와 C_{dg} 로 표시한다.
- <153> 회로도에는 나타내지 못하였으나 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치의 화소 전극 역시 절개부를 가지며, 이 절개부를 통하여 방향 제어 전극에 의한 전계가 유출될 수 있도록 방향 제어 전극과 절개부가 중첩되어 있다. 이는 앞서의 실시예와 마찬가지로 절개부를 통하여 유출되는 방향 제어 전극의 전계에 의하여 액정 분자가 소정의 방향으로 배향되도록 하기 위함이다.
- <154> 이러한 구조의 액정 표시 장치에서 도 19에 나타낸 바와 같은 점반전 구동을 실시하고, 게이트 신호(주사 신호)를 도 20에 나타낸 바와 같이 이중 펄스로 인가하면 박막 트랜지스터를 3개 형성한 제3 실시예에서와 같은 효과를 얻을 수 있다. 여기서 이중 펄스란 게이트 온(on) 펄스(pulse)가 한 프레임 내에 2번 연속으로 오는 것

을 말한다.

- <155> 여기서, 게이트 신호의 이중 펄스 중 첫 번째 펄스는 방향 제어 전극을 충전하기 위한 것이고, 두 번째 펄스가 화소 전극에 화상 신호를 인가하기 위한 것이다. 게이트 신호의 이중 펄스 중 첫 번째 펄스는 전단 게이트선의 게이트 신호의 두 번째 펄스와 동기되어 있다.
- <156> 그러면 이러한 구동 방법의 효과를 도 18 내지 도 20을 참고로 하여 설명한다.
- <157> n행, m열에 위치한 화소의 화소 전극에 -5V의 전압이 걸려 있고, 방향 제어 전극에는 -15V의 전압이 걸려 있다고 가정하고, 화소 전극이 +5V로 리프레시(refresh)되는 과정을 살펴본다. 화소 전극 전압(V_p)과 방향 제어 전극 전압(V_{dce})은 다음과 같다.
- <158> $V_p = -5V, \quad V_{dce} = -15V$ (1)
- <159> n행 m열 화소의 2행 이전 화소들, 즉 n-2행의 화소들이 리프레시될 때에는 G_{n-2} 에는 두 번째 펄스가 인가되고 G_{n-1} 에는 첫 번째 펄스가 인가된다. 또, 점반전 구동이므로 D_{m+1} 에는 -5V가 인가된다. 따라서, G_{n-1} 과 D_{m+1} 에 게이트 전극과 소스 전극이 각각 연결되어 있는 n행, m열 화소의 T2가 턴온되어 방향 제어 전극에 -5V가 인가되고 Cdp 및 $C_{lc}+C_{st}$ 가 직렬로 충전된다.
- <160> $V_p > -5V, \quad V_{dce} = -5V$ (2)
- <161> n행, m열 화소의 바로 전행 화소들, 즉 n-1행의 화소들이 리프레시될 때에는 G_{n-1} 에는 두 번째 펄스가 인가되고 G_n 에는 첫 번째 펄스가 인가된다. 또, 점반전 구동이므로 D_{m+1} 에는 +5V가 인가되고, D_m 에는 -5V가 인가된다. 따라서, n행, m열 화소의 T1과 T2가 모두 턴온되어 화소 전극에는 -5V가 인가되고, 방향 제어 전극에는 +5V가 인가된다.
- <162> $V_p = -5V, \quad V_{dce} = +5V$ (3)
- <163> n행의 화소들이 리프레시될 때에는 G_n 에 두 번째 펄스가 인가되고, G_{n-1} 에는 펄스가 인가되지 않는다. 또, D_m 에 +5V가 인가된다. 따라서, n행 m열의 T1만 턴온되어 화소 전극에 +5V가 인가되고, $C_{ld} + C_{dg} \ll C_{dp}$ 라면 방향 제어 전극은 부유 상태에 있으므로 화소 전극과 일정한 전압차를 유지하며 동반 상승하여 +15V의 전압을 가지게 된다.
- <164> $V_p = +5V, \quad V_{dce} = +15V$ (4)
- <165> 이상에서 알 수 있는 바와 같이, 게이트 신호를 이중 펄스로 인가하면 2개의 박막 트랜지스터만을 형성하여 3개의 박막 트랜지스터를 형성한 것과 같은 효과를 얻을 수 있다. 즉, Cdp에 크게 좌우되지 않고 충분히 큰 V_{dp} 를 확보할 수 있다.
- <166> 본 발명의 제4 실시예는 제3 실시예에 비하여 박막 트랜지스터가 하나 줄어든 것 이외에 방향 제어 전극의 충전이 계단식으로 이루어져 충전이 원활하게 이루어진다는 장점이 있다. 즉, 제4 실시예에서는 방향 제어 전극이 상기 (1) 내지 (4) 단계를 차례로 거치면서 충전되는데 비하여, 3개의 박막 트랜지스터를 형성하는 제3 실시예에서는 단계 (2)를 건너뛰게 되어 충전이 원활하지 못할 수 있다.
- <167> 제4 실시예는 점반전 구동을 하는 경우를 예시한 것이나, 이중 펄스 게이트 신호를 이용한 구동은 2점반전(2 dot inversion) 구동이나 열반전(column inversion)에도 적용할 수 있다. 이를 제5 및 제6 실시예로써 설명한다.
- <168> 도 21은 본 발명의 제5 실시예에 따른 액정 표시 장치의 회로도이고, 도 22는 본 발명의 제5 실시예에 따른 액정 표시 장치의 화소의 극성을 표시한 개념도이다.
- <169> 본 발명의 제5 실시예에 따른 액정 표시 장치 역시 박막 트랜지스터 기관과, 이와 대항하는 색필터 기관 및 이들 사이에 주입되어 있는 액정층으로 이루어져 있다.
- <170> 박막 트랜지스터 기관에는 게이트선과 데이터선이 교차하여 화소 영역을 정의하고 있다.
- <171> 각 화소 영역에는 박막 트랜지스터가 2개씩 형성되어 있는데, 그 연결 상태에 따라 화소가 두 종류로 구분된다.
- <172> 제1 화소에는 자기 단의 게이트선(G_n)에 연결되어 있는 게이트 전극, 자기 단의 데이터선(D_m)에 연결되어 있는 소스 전극 및 화소 전극에 드레인 전극이 연결되어 있는 화소 전극용 박막 트랜지스터(T1a)와 전단의 게이트선

(Gn-1)에 연결되어 있는 게이트 전극, 후단의 데이터선(Dm+1)에 연결되어 있는 소스 전극 및 방향 제어 전극에 연결되어 있는 드레인 전극을 가지는 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터(T2a)가 하나씩 형성되어 있다.

- <173> 제2 화소에는 자기 단의 게이트선(Gn-1)에 연결되어 있는 게이트 전극, 자기 단의 데이터선(Dm)에 연결되어 있는 소스 전극 및 화소 전극에 드레인 전극이 연결되어 있는 화소 전극용 박막 트랜지스터(T1b)와 전단의 게이트선(Gn-2)에 연결되어 있는 게이트 전극, 자기 단의 데이터선(Dm)에 연결되어 있는 소스 전극 및 방향 제어 전극에 연결되어 있는 드레인 전극을 가지는 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터(T2b)가 하나씩 형성되어 있다.
- <174> 게이트선에 의하여 구분되는 화소 행은 제1 화소 행과 제2 화소 행으로 구분되고, 제1 화소 행과 제2 화소 행은 교대로 배치되어 있다.
- <175> 회로도에는 나타내지 못하였으나 본 발명의 제5 실시예에 따른 액정 표시 장치의 화소 전극 역시 절개부를 가지며, 이 절개부를 통하여 방향 제어 전극에 의한 전계가 유출될 수 있도록 방향 제어 전극과 절개부가 중첩되어 있다. 이는 앞서의 실시예와 마찬가지로 절개부를 통하여 유출되는 방향 제어 전극의 전계에 의하여 액정 분자가 소정의 방향으로 배향되도록 하기 위함이다.
- <176> 이러한 구조의 액정 표시 장치에서 도 22에 나타난 바와 같은 2점 반전 구동을 실시하고, 게이트 신호(주사 신호)를 도 20에 나타난 바와 같이 이중 펄스로 인가하면 제4 실시예에서와 같은 효과를 얻을 수 있다.
- <177> 여기서, 2점 반전 구동시 동일한 극성이 되며 이웃하는 두 화소는 게이트 신호가 인가되는 순서대로 제1 화소 다음 제2 화소가 오도록 배치한다.
- <178> 도 23은 본 발명의 제6 실시예에 따른 액정 표시 장치의 회로도이고, 도 24는 본 발명의 제6 실시예에 따른 액정 표시 장치의 화소의 극성을 표시한 개념도이다.
- <179> 본 발명의 제6 실시예에 따른 액정 표시 장치 역시 박막 트랜지스터 기판과, 이와 대향하는 색필터 기판 및 이들 사이에 주입되어 있는 액정층으로 이루어져 있다.
- <180> 박막 트랜지스터 기판에는 게이트선과 데이터선이 교차하여 화소 영역을 정의하고 있다.
- <181> 각 화소 영역에는 자기 단의 게이트선(Gn)에 연결되어 있는 게이트 전극, 자기 단의 데이터선(Dm)에 연결되어 있는 소스 전극 및 화소 전극에 드레인 전극이 연결되어 있는 화소 전극용 박막 트랜지스터(T1)와 전단의 게이트선(Gn-1)에 연결되어 있는 게이트 전극, 자기 단의 데이터선(Dm)에 연결되어 있는 소스 전극 및 방향 제어 전극에 연결되어 있는 드레인 전극을 가지는 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터(T2)가 하나씩 형성되어 있다.
- <182> 회로도에는 나타내지 못하였으나 본 발명의 제6 실시예에 따른 액정 표시 장치의 화소 전극 역시 절개부를 가지며, 이 절개부를 통하여 방향 제어 전극에 의한 전계가 유출될 수 있도록 방향 제어 전극과 절개부가 중첩되어 있다. 이는 앞서의 실시예와 마찬가지로 절개부를 통하여 유출되는 방향 제어 전극의 전계에 의하여 액정 분자가 소정의 방향으로 배향되도록 하기 위함이다.
- <183> 이러한 구조의 액정 표시 장치에서 도 24에 나타난 바와 같은 열 반전 구동을 실시하고, 게이트 신호(주사 신호)를 도 20에 나타난 바와 같이 이중 펄스로 인가하면 제4 실시예에서와 같은 효과를 얻을 수 있다.
- <184> 이중 펄스 게이트 신호는 방향 제어 전극을 충전하는 전압을 데이터선이 아닌 유지 전극선에서 공급받는 경우에도 적용할 수 있다. 이에 대하여 제7 실시예로써 설명한다.
- <185> 도 25는 본 발명의 제7 실시예에 따른 액정 표시 장치의 회로도이다.
- <186> 본 발명의 제7 실시예에 따른 액정 표시 장치의 박막 트랜지스터 기판의 각 화소 영역에는 자기 단의 게이트선(Gn)에 연결되어 있는 게이트 전극, 자기 단의 데이터선(Dm)에 연결되어 있는 소스 전극 및 화소 전극에 드레인 전극이 연결되어 있는 화소 전극용 박막 트랜지스터(T1)와 전단의 게이트선(Gn-1)에 연결되어 있는 게이트 전극, 공통 전압에 연결되어 있는 소스 전극 및 방향 제어 전극에 연결되어 있는 드레인 전극을 가지는 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터(T2)가 하나씩 형성되어 있다.
- <187> 이러한 구조는 제1 및 제2 실시예의 구조와 실질적으로 동일한 회로 구성이다. 즉, 박막 트랜지스터 기판 측에서는 유지 전극선을 통하여 공통 전압이 공급되므로 방향 제어 전극용 박막 트랜지스터(T2)의 소스 전극이 유지 전극선에 연결되어 있는 제1 및 제2 실시예와 다르지 않다.
- <188> 이러한 구조에서 게이트 신호를 이중 펄스로 인가하면 앞서의 제4 내지 제6 실시예와 유사한 효과를 얻을 수 있다. 구동 방법은 점반전 구동, 2점 반전 구동, 열 반전 구동 등 어느 것이든 무방하다.

- <189> 그러면 이러한 구동 방법의 효과를 도 25를 참고로 하여 설명한다. 설명의 편의상 점반전 구동에 의하는 경우를 예로 든다.
- <190> n행, m열에 위치한 화소의 화소 전극에 -5V의 전압이 걸려 있고, 방향 제어 전극에는 -15V의 전압이 걸려 있다고 가정하고, 화소 전극이 +5V로 리프레시(refresh)되는 과정을 살펴본다. 화소 전극 전압(V_p)과 방향 제어 전극 전압(V_{dce})은 다음과 같다.
- <191> $V_p = -5V, \quad V_{dce} = -15V$ (1)
- <192> n행 m열 화소의 2행 이전 화소들, 즉 n-2행의 화소들이 리프레시될 때에는 G_{n-2} 에는 두 번째 펄스가 인가되고 G_{n-1} 에는 첫 번째 펄스가 인가된다. 따라서, G_{n-1} 에 게이트 전극이 연결되어 있는 n행, m열 화소의 T2가 턴온되어 방향 제어 전극에 공통 전압인 0V가 인가되고 C_{dp} 및 $C_{lc}+C_{st}$ 가 직렬로 충전된다.
- <193> $V_p > -5V, \quad V_{dce} = 0V$ (2)
- <194> n행, m열 화소의 바로 진행 화소들, 즉 n-1행의 화소들이 리프레시될 때에는 G_{n-1} 에는 두 번째 펄스가 인가되고 G_n 에는 첫 번째 펄스가 인가된다. 또, 점반전 구동이므로 D_m 에는 -5V가 인가된다. 따라서, n행, m열 화소의 T1과 T2가 모두 턴온되어 화소 전극에는 -5V가 인가되고, 방향 제어 전극에는 0V가 인가된다.
- <195> $V_p = -5V, \quad V_{dce} = 0V$ (3)
- <196> n행의 화소들이 리프레시될 때에는 G_n 에 두 번째 펄스가 인가되고, G_{n-1} 에는 펄스가 인가되지 않는다. 또, D_m 에 +5V가 인가된다. 따라서, n행 m열의 T1만 턴온되어 화소 전극에 +5V가 인가되고, 방향 제어 전극은 부유 상태에 있으므로 화소 전극과 일정한 전압차를 유지하며 동반 상승하여 +10V의 전압을 가지게 된다.
- <197> $V_p = +5V, \quad V_{dce} = +10V$ (4)
- <198> 이상에서 알 수 있는 바와 같이, 방향 제어 전극의 충전을 공통 전압이 인가되는 유지 전극선을 통하여 진행하는 경우에도 게이트 신호를 이중 펄스로 인가하면 C_{dp} 에 크게 좌우되지 않고 충분히 큰 V_{dp} 를 확보할 수 있다.
- <199> 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

발명의 효과

- <200> 이상과 같이, 제1 및 제2 방향 제어용 박막 트랜지스터로 방향 제어 전극(178)과 화소 전극을 동시에 스위칭하여 초기 방향 제어 전압을 형성함으로써 안정적인 휘도 구현이 가능하다.

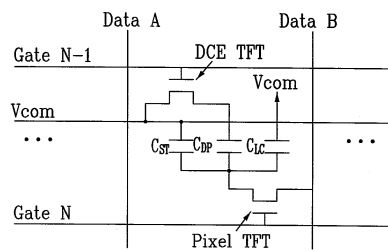
도면의 간단한 설명

- <1> 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 기관의 회로도이고,
- <2> 도 2a는 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이고,
- <3> 도 2b와 도 2c는 각각 도 2a의 IIb-IIb'선과 IIc-IIc'선에 대한 단면도이고,
- <4> 도 3a 내지 도 3d는 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 기관을 제조하는 과정을 순서대로 나타낸 단면도이고,
- <5> 도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 기관의 배치도이고,
- <6> 도 5는 도 4의 V-V'선 및 V'-V''선에 대한 단면도이고,
- <7> 도 6a 내지 도 11b는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 기관을 제조하는 과정을 순서대로 나타낸 배치도 또는 단면도이고,
- <8> 도 12는 본 발명의 제1 및 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 기관을 간략하게 나타낸 구성도이고,
- <9> 도 13은 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치의 회로도고,

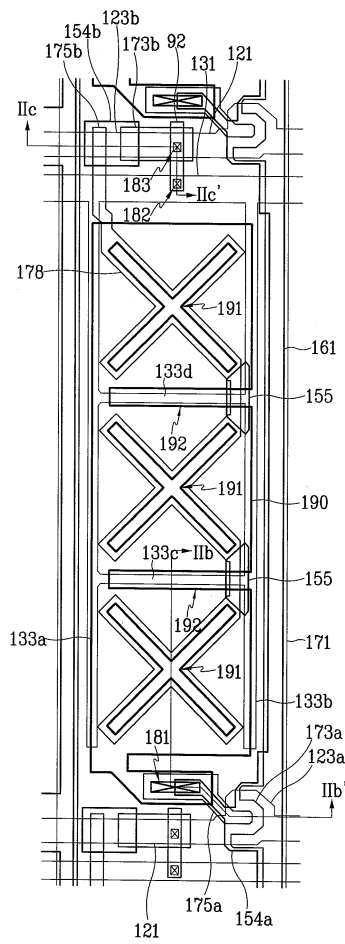
- <10> 도 14는 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이고,
- <11> 도 15는 도 14의 XV-XV'선에 대한 단면도이고,
- <12> 도 16은 도 14의 XVI-XVI'선에 대한 단면도이고,
- <13> 도 17은 도 14의 XVII-XVII'선 및 XVII''-XVII'''에 대한 단면도이다.
- <14> 도 18은 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치의 회로도이다.
- <15> 도 19는 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치의 화소의 극성을 표시한 개념도이다.
- <16> 도 20은 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치의 주사 신호의 파형도이다.
- <17> 도 21은 본 발명의 제5 실시예에 따른 액정 표시 장치의 회로도이다.
- <18> 도 22는 본 발명의 제5 실시예에 따른 액정 표시 장치의 화소의 극성을 표시한 개념도이다.
- <19> 도 23은 본 발명의 제6 실시예에 따른 액정 표시 장치의 회로도이다.
- <20> 도 24는 본 발명의 제6 실시예에 따른 액정 표시 장치의 화소의 극성을 표시한 개념도이다.
- <21> 도 25는 본 발명의 제7 실시예에 따른 액정 표시 장치의 회로도이다.

도면

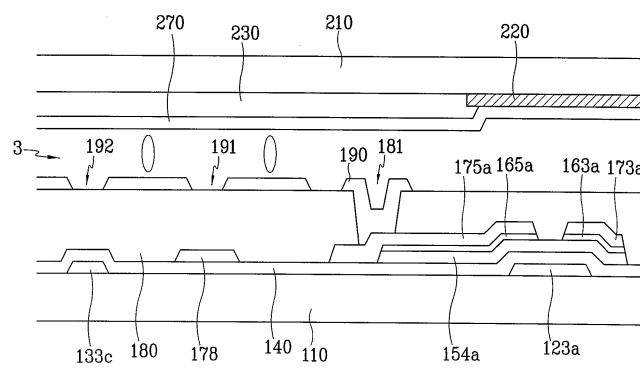
도면1



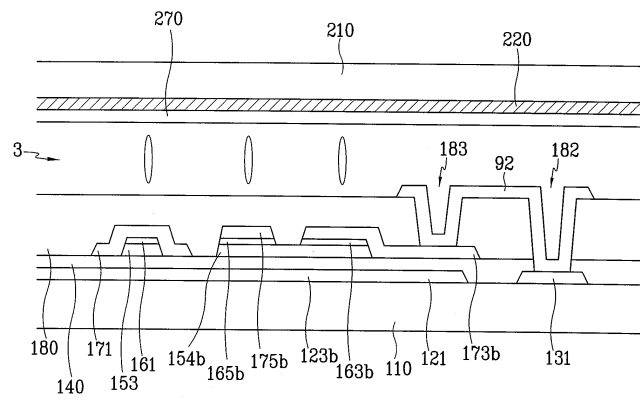
도면2a



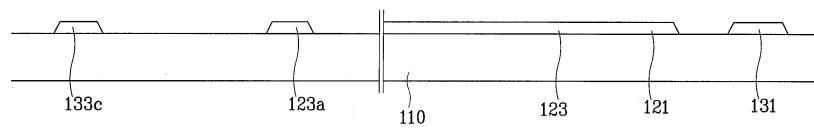
도면2b



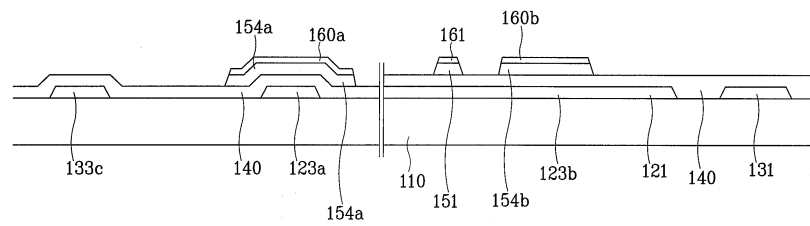
도면2c



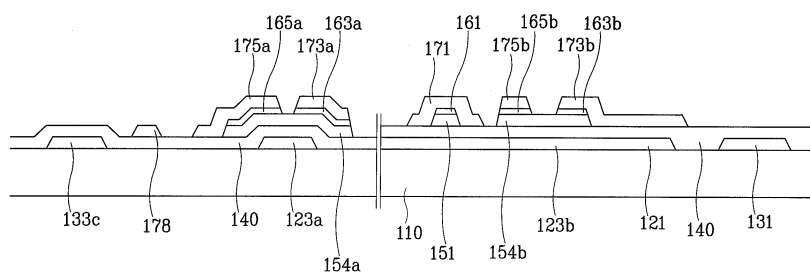
도면3a



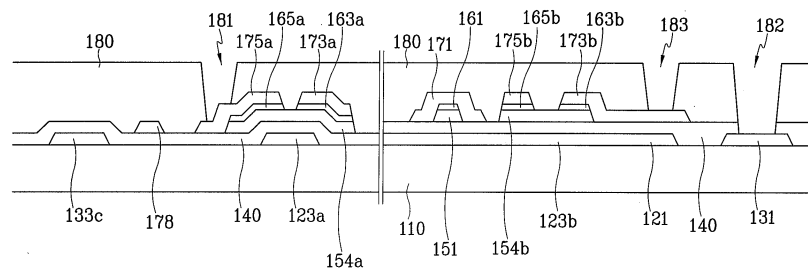
도면3b



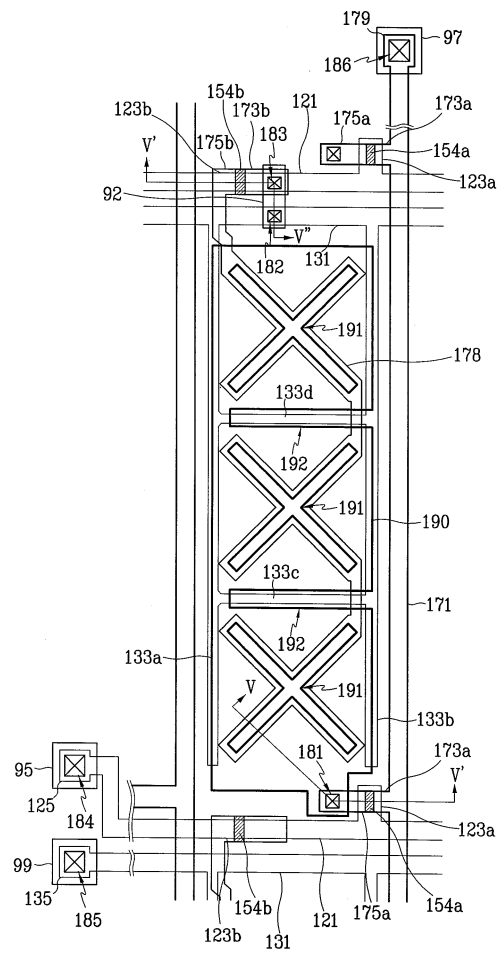
도면3c



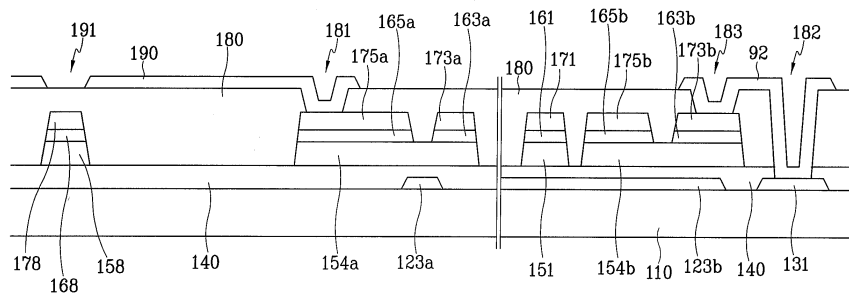
도면3d



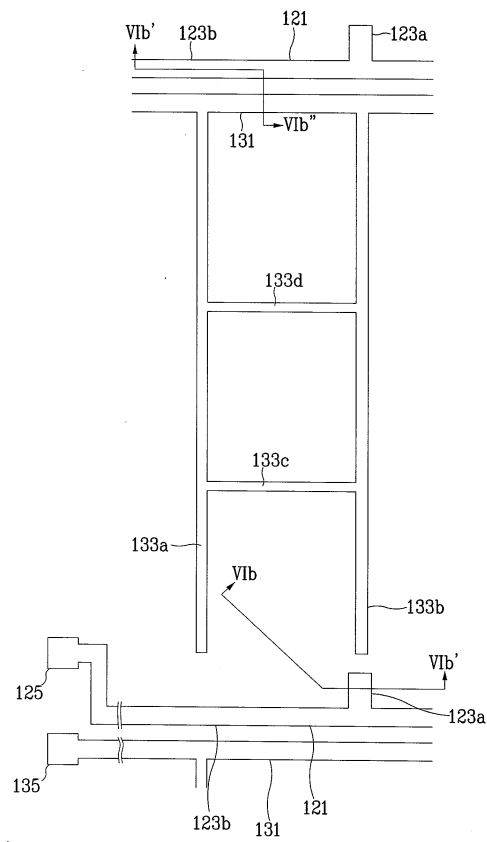
도면4



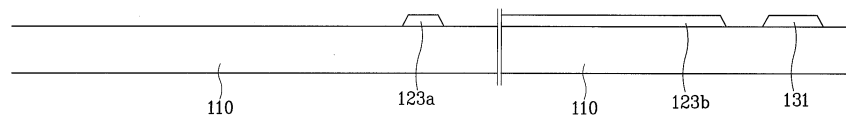
도면5



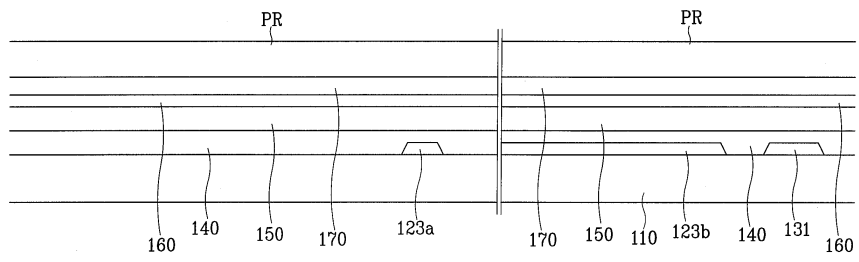
도면6a



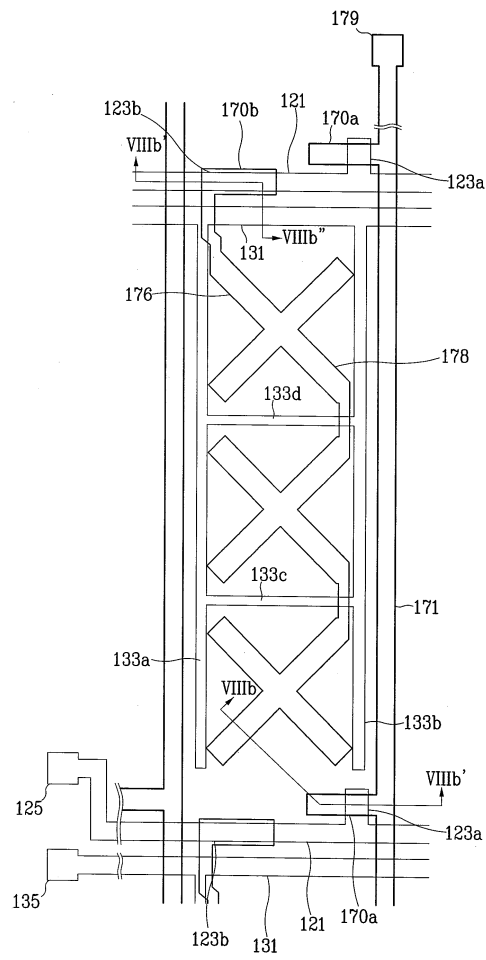
도면6b



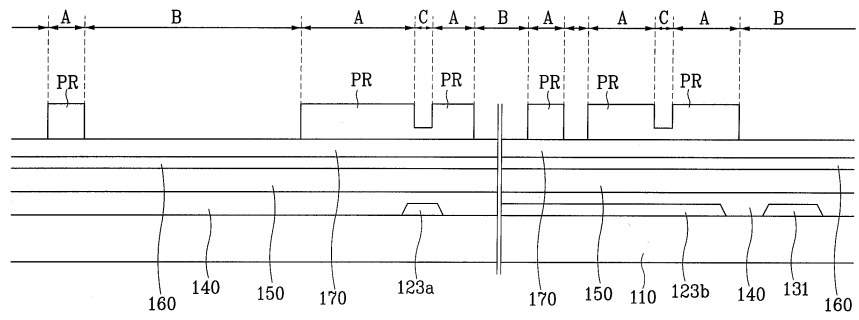
도면7



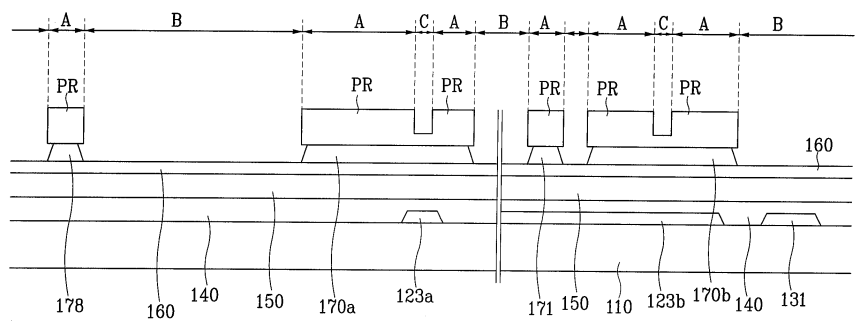
도면8a



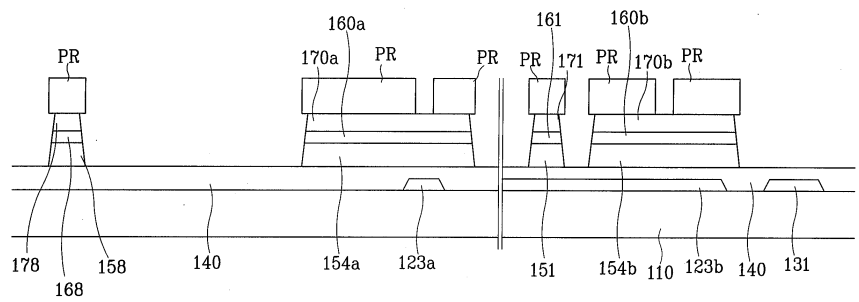
도면8b



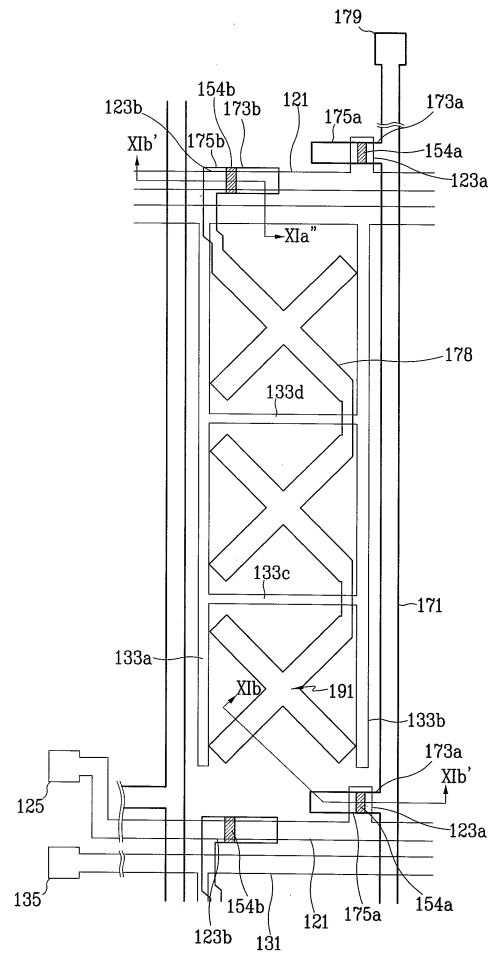
도면9



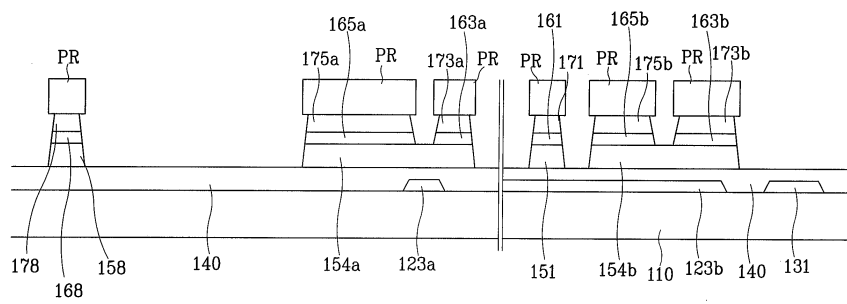
도면10



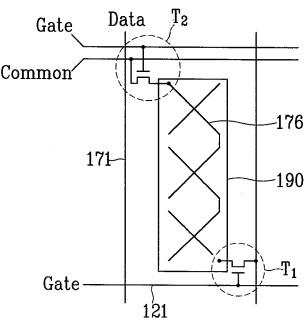
도면11a



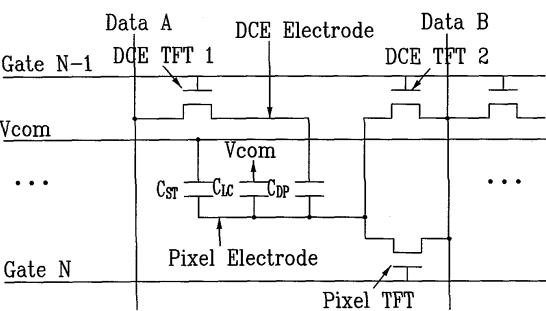
도면11b



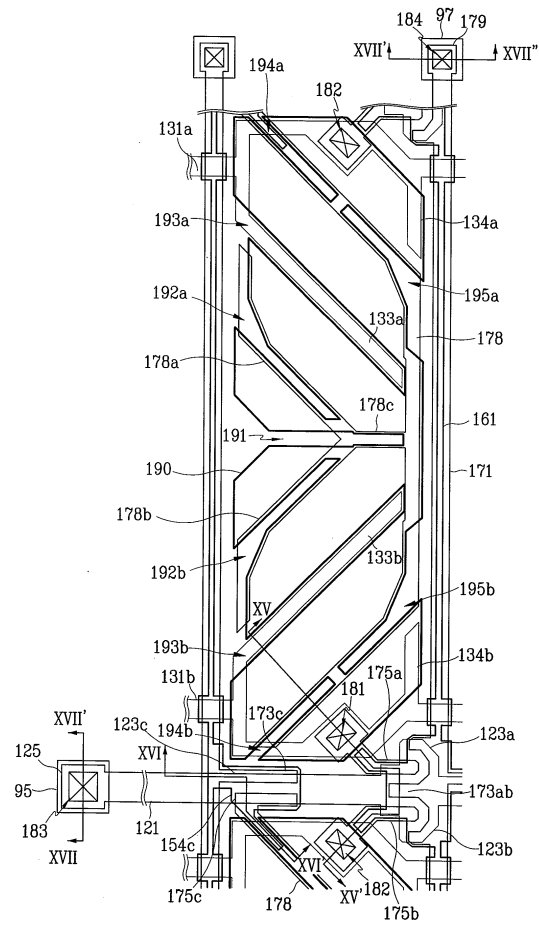
도면12



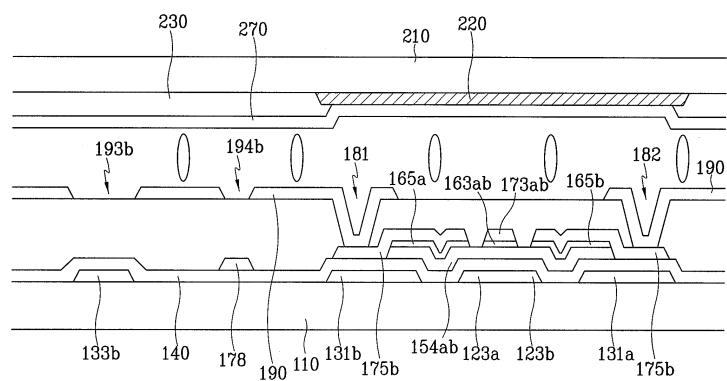
도면13



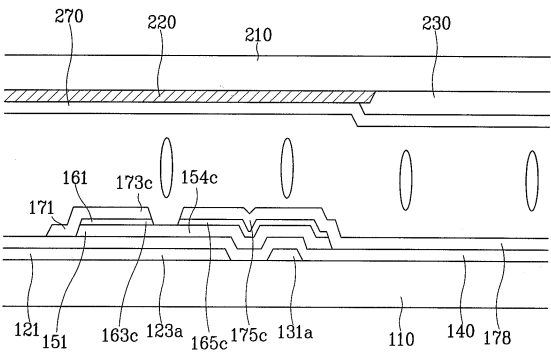
도면14



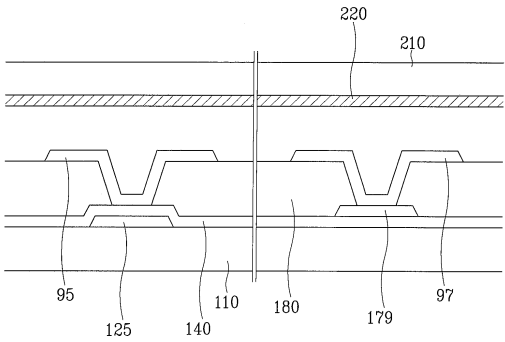
도면15



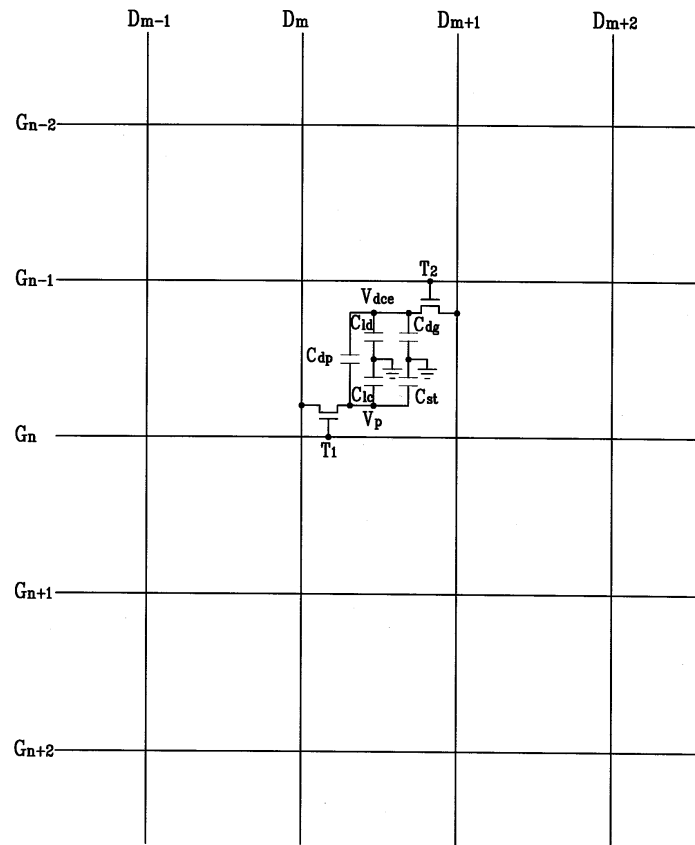
도면16



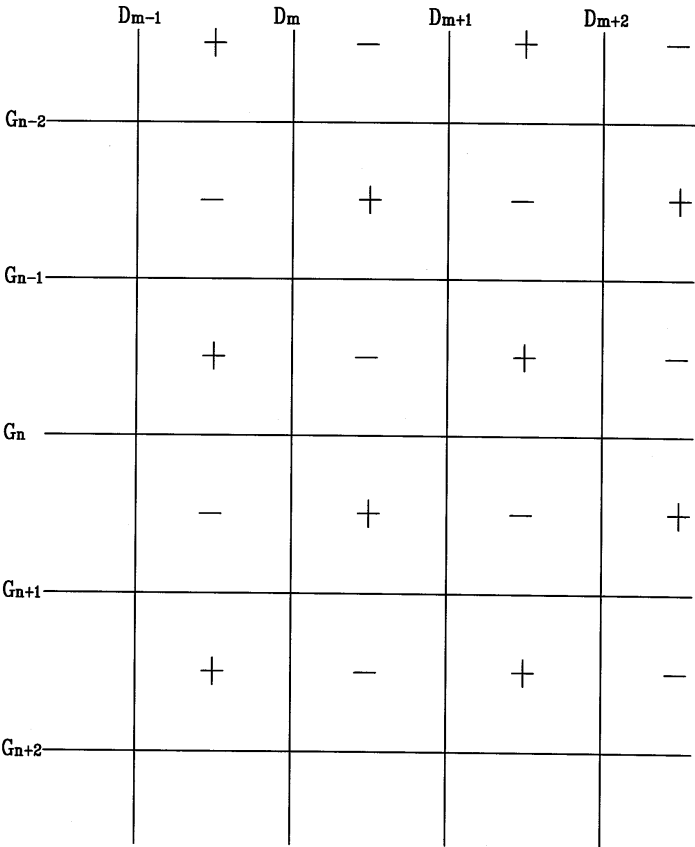
도면17



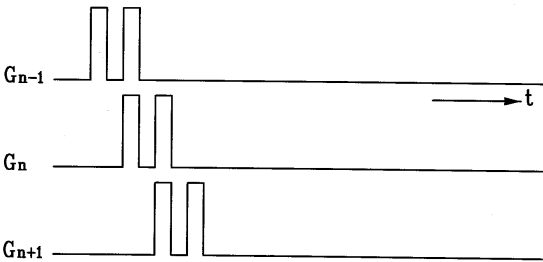
도면18



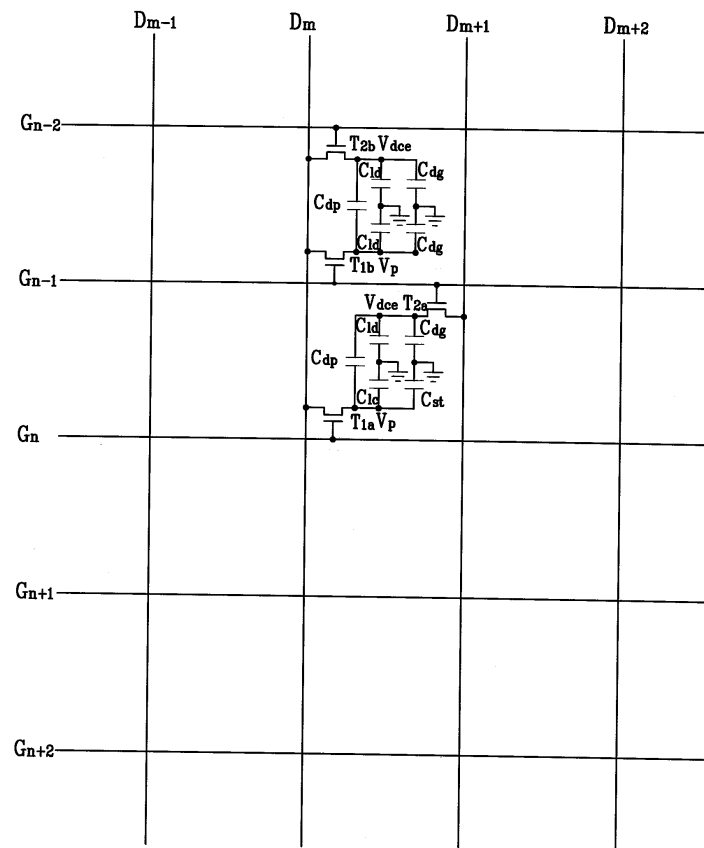
도면19



도면20



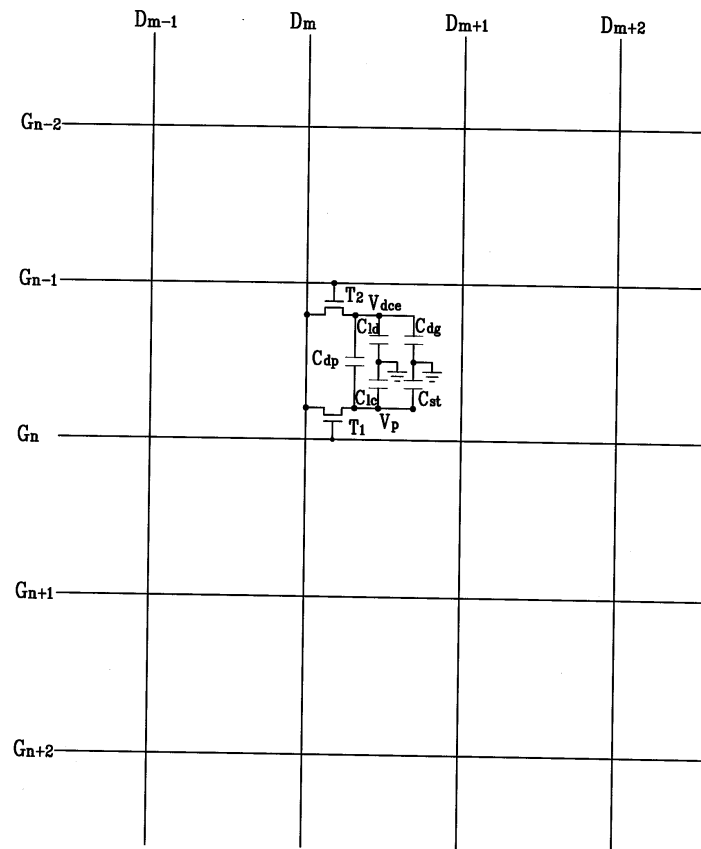
도면21



도면22

	D_{m-1}	$-$	D_m	$+$	D_{m+1}	$-$	D_{m+2}	$+$
G_{n-2}								
		$-$		$+$		$-$		$+$
G_{n-1}								
		$+$		$-$		$+$		$-$
G_n								
		$+$		$-$		$+$		$-$
G_{n+1}								
		$-$		$+$		$-$		$+$
G_{n+2}								
		$-$		$+$		$-$		$+$

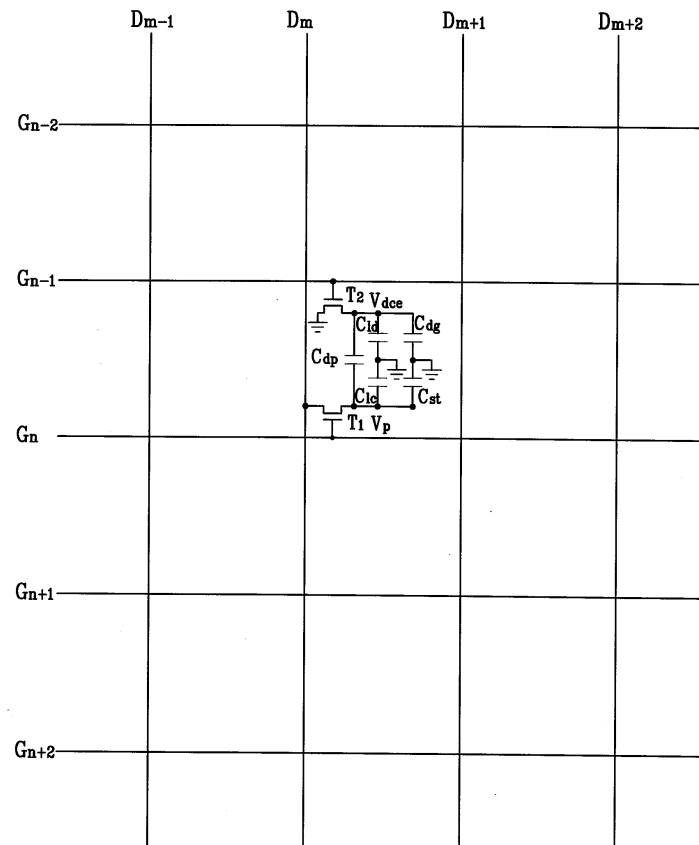
도면23



도면24

	D_{m-1}	-	D_m	+	D_{m+1}	-	D_{m+2}	+
G_{n-2}								
		-		+		-		+
G_{n-1}								
		-		+		-		+
G_n								
		-		+		-		+
G_{n+1}								
		-		+		-		+
G_{n+2}								
		-		+		-		+

도면25



专利名称(译)	液晶显示器		
公开(公告)号	KR100935667B1	公开(公告)日	2010-01-07
申请号	KR1020030014017	申请日	2003-03-06
[标]申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
申请(专利权)人(译)	三星电子有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星电子有限公司		
[标]发明人	LEE BAEKWON 이백운 KIM JONGLAE 김종래 SHIN KYONGJU 신경주 YANG YOUNGCHOL 양영철 HONG SUNGKYU 홍성규 KIM HEESEOB 김희섭		
发明人	이백운 김종래 신경주 양영철 홍성규 김희섭		
IPC分类号	G02F1/1343 G02F1/1368 G02F1/133 G02F1/1333 G02F1/1362 G09G3/20 G09G3/36		
CPC分类号	G02F2001/134345 G02F1/134336 G02F1/133707 G02F1/13624		
其他公开文献	KR1020040079094A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

像素区域由栅极线和与液晶显示装置的薄膜晶体管基板交叉的数据线限定。在每个像素区域中，连接到自级的栅极线Gn的栅电极，连接到自级的数据线Dm的源电极和像素电极薄膜晶体管T1栅电极连接到前一级的栅极线Gn-1，源电极连接到后级的数据线Dm + 1，漏电极连接到方向控制电极。晶体管T2一个接一个地形成。方向控制电极电容耦合到像素电极。此时，扫描信号作为双脉冲施加，并且双脉冲的第一脉冲与前一栅极线的扫描信号的第二脉冲同步。

